

Розробка фізичних засад акусто-керованої модифікації та машинно-орієнтованої характеризації кремнієвих сонячних елементів

Реєстраційний номер проєкту: 2020.02/0036

Назва конкурсу

Конкурс НФДУ "Підтримка досліджень провідних та молодих учених"

Тематичний напрям конкурсу

Загальногалузевий конкурс колективних проєктів із виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок.

Характер досліджень

Вид грантової підтримки

Фундаментальні дослідження

Колективний грант

Напрям грантової підтримки

- Виконання наукових досліджень і розробок

Науковий напрям

- Природничі, технічні науки і математика

Спеціальність

- Фізика твердого тіла

Опис проєкту

Анотація проєкту

Проект передбачає два основних напрями досліджень. Перший має на меті розробку фізичних засад методу акустостимульованої деактивації дефектів, які пов'язані з атомами перехідних металів у кремнієвих сонячних елементах (КСЕ), та базується на експериментальному з'ясуванні фізичних закономірностей та механізмів перебудови дефектних комплексів за умов поширення пружних хвиль ультразвукового діапазону. Передбачається, що подібний підхід дозволить покращити ефективність та світлодеградаційну стійкість КСЕ. Другий напрям передбачає розробку засад експресметоду кількісної оцінки електрично-активних дефектів у бар'єрних структурах за величиною фактору неідеальності. При цьому передбачається а) моделювання вольтамперних характеристик КСЕ з різними геометричними і електрофізичними параметрами з врахуванням наявності рекомбінаційних центрів; б) використання методів глибокого навчання для виявлення взаємозв'язків концентрації дефектів та параметрів вольтамперних характеристик.

Короткий опис проєкту

На сьогодні сонячна фотовольтаїка характеризується найшвидшими темпами зростанням серед усіх технологій у світі, спрямованих на використання відновлюваних джерел енергії. При цьому практичне використання даного способу створення енергії переважно реалізується за допомогою кремнієвих сонячних елементів. Задля здешевлення кінцевої продукції, для створення КСЕ використовуються кристали достатньо невисокої чистоти, причому однією з найпоширеніших і водночас з найшкідливіших домішок, є атоми заліза та інших перехідних металів. Питання щодо з'ясування поведінки дефектів та реалізації можливості їхнього керованого переведення у електрично-неактивний стан мають фундаментальне значення для покращення експлуатаційних характеристик пристроїв. Одним з варіантів модифікації дефектної підсистеми є збудження у кристалі пружних коливань. Проте, наявних на сьогодні знань недостатньо для формування цілісних уявлень щодо акусто-дефектної взаємодії у напівпровідникових кристалах загалом та практичного використання можливостей активного ультразвуку під час виготовлення сонячних елементів зокрема. Особливістю даного проєкту є те, що він передбачає з' ясування фізичних особливостей та механізмів впливу ультразвукового навантаження на процеси перебудови дефектних комплексів, ініційовані іншим активаційним чинником (освітленням) чи викликані прагненням системи повернутися до стану термодинамічної рівноваги. Тобто, проєкт орієнтований на розробку фізичних засад методу, що базується на використанні комплексних процесів, де ультразвуку відведена роль додаткового чинника та певного фактору коригування. Експериментальна частина проєкту має на меті встановити фізичні закономірності та механізми впливу акустичних хвиль на процес перебудови дефектних комплексів, пов'язаних із атомами перехідних металів та передбачає визначення закономірностей змін параметрів КСЕ (фактор неідеальності, струм насичення, шунтуючий опір, напруга холостого ходу, струм короткого замикання) внаслідок світло-індукованої деградації в умовах ультразвукового навантаження (повздовжні та поперечні хвилі з частотою (1-30) МГц та інтенсивністю (0,1-1Вт/см2) в температурному діапазоні 290-350 К) та порівняння із випадком відсутності звуку; визначення кінетичних характеристик зміни параметрів ВАХ внаслідок відновлення пар Fe-В в умовах ультразвукового навантаження та порівняння з беззвуковим випадком;

розробку рекомендацій щодо спрямованої зміни експлуатаційних характеристик КСЕ шляхом акустостимульованої деактивації дефектів. Вибір домішкової пари Fe-В як безпосереднього об'єкту акусто-керованої модифікації в КСЕ зумовлений, зокрема, поширеністю даного дефекту у реальних сонячних елементах та його суттєвим впливом на ефективність фотоелектричного перетворення, а також тим, що з компонентами пари пов' язана зміна об'єму кристалу різного знаку, а саме, для дефектів такого типу, відповідно до попередніх досліджень, очікується найбільша ефективність акусто-дефектної взаємодії. Неруйнівні методи, що мають на меті оцінку концентрації домішок у напівпровідникових структурах, зокрема в КСЕ, мають важливе значення з прикладної точки зору. На сьогодні розроблено чимало як прямих, так і непрямих методів, що дозволяють вирішити подібне завдання. Проте практично всі вони вимагають чи спеціальної підготовки об'єктів для досліджень, чи спеціалізованого обладнання. Водночас, чи не найпоширенішим методом характеризації сонячних елементів є вимірювання вольт-амперних характеристик (ВАХ). Параметри КСЕ зокрема та процеси поширення носіїв загалом залежать від наявності електрично активних дефектів і тому існує принципова можливість визначення концентрації останніх за виглядом ВАХ. Однією з найголовніших перепон на шляху розробки подібного зручного для використання та експресного методу є багатопараметричність взаємозв'язку концентрації рекомбінаційних центрів та параметрів ВАХ. Цей проєкт передбачає подолання цієї перешкоди завдяки використанню методів глибокого навчання, які орієнтовані на вирішення задач, де не передбачається можливість чіткої алгоритмізації. Для успішного застосування глибокого навчання є необхідним наявність значної за об'ємом бази даних. У цьому проєкті передбачено створення відповідного масиву даних шляхом моделювання ВАХ для кремнієвих структур n+-p-p+ з різною товщиною (150-240 мкм) та різним ступенем легування (1015 \div 1017 см-3) бази при варіації концентрації домішки в інтервалі 1010÷1013 см-3 для температурного діапазону 290-340 К. При цьому буде враховано можливість знаходження атомів заліза у міжвузольному стані та у складі пари Fe-B, а також різні зарядові стани дефекту. Останнім етапом цього напряму проєкту буде налаштовування (підбір кількостей схованих шарів та нейронів в них, методу регуляризації, активаційної функції, швидкості навчання) та навчання штучної нейронної мережі, спроможної передбачити концентрацію домішкових атомів заліза на основі параметрів сонячного елементу, умов вимірювання та значення фактору неідеальності.

Ключові слова

Кремній, сонячні елементи, ультразвук, рекомбінаційні центри, вольт-амперні характеристики, глибоке навчання, фактор неідеальності, акусто-дефектна взаємодія

Мета наукового проєкту

Розробка фізичних засад методу акустостимульованої деактивації дефектів, пов'язаних з атомами перехідних металів, у монокристалічних кремнієвих сонячних елементах (КСЕ) з метою покращення експлуатаційних характеристик (ефективності, світлодеградаційної стійкості). Розробка фізичних засад експрес-методу оцінки концентрації електрично-активних центрів у кремнієвих бар'єрних структурах на основі вимірювання вольтамперних характеристик з використанням методів глибокого навчання.

Основні завдання проєкту

Розробити методику оцінювання кінетичних характеристик перебудови дефектів у бар' єрних структурах в умовах ультразвукового навантаження. Встановити фізичні

закономірності та механізми впливу акустичних хвиль на процес перебудови дефектних комплексів, пов'язаних із атомами перехідних металів, у КСЕ залежно від температури, інтенсивності та типу коливань. Шляхом моделювання з'ясувати вплив геометричних особливостей, ступеню легування та наявності різних типів дефектів на особливості вольтамперних характеристик типових кремнієвих сонячних елементів в широкому температурному діапазоні. Використовуючи методи глибокого навчання, встановити взаємозв'язок між величиною фактору неідеальності та концентрацією рекомбінаційних центрів. Запропонувати метод кількісної оцінки електрично-активних дефектів у бар'єрних структурах за величиною фактору неідеальності.

Детальний зміст проєкту

Назва проєкту

Розробка фізичних засад акусто-керованої модифікації та машинно-орієнтованої характеризації кремнієвих сонячних елементів

Науковий керівник проекту

Оліх Олег Ярославович, доктор фіз.-мат. наук, доцент

- 3. Детальний зміст проєкту (українською та англійською мовами)
- 3.1 Сучасний стан проблеми (до 2 сторінок)

Для сучасної цивілізації використання відновлюваних джерел енергії є життєво необхідним. Серед різноманітних технологій, спрямованих на вирішення цього завдання, особливе місце займає безпосереднє перетворення сонячного випромінювання на електроенергію. Унікальність такого підходу пов'язана, насамперед, з можливістю задоволення енергетичних потреб без хімічного та теплового забруднення навколишнього середовища, при цьому генерація енергії може відбуватися безпосередньо в околі місця споживання. Як наслідок, на сьогодні сонячна фотовольтаїка характеризується найшвидшими темпами зростанням серед усіх енергетичних технологій у світі.

Понад 90% з більше ніж 550 ГВт-год енергії, яка виробляється на сучасному етапі внаслідок застосування фотовольтаїчних перетворювачів, припадає на кремнієві сонячні елементи (КСЕ). Ці системи створюється з використанням аморфного, полікристалічного чи кристалічного кремнію, причому частка останніх складає близько 40%. Як і для інших напівпровідникових пристроїв, одним з визначальних чинників властивостей КСЕ є система дефектів, зокрема, їхній домішковий склад. Зауважимо, що з метою здешевлення кінцевої продукції для створення КСЕ переважно використовуються кристали відносно невисокої чистоти. Так, однією з найпоширеніших і водночас з найшкідливіших домішок є атоми заліза та інших перехідних металів. Чимало зусиль науковців спрямовані на розробку на реалізацію технологічних методів, що мають на меті переведення подібних дефектів у електричнонеактивний стан, зокрема внаслідок їхнього гетерування. Проте коефіцієнти корисної дії реальних елементів суттєво нижчі за теоретичну межу. З цієї точки зору зрозуміло, що питання розуміння поведінки дефектів та керування їхнім станом мають фундаментальне значення для покращення експлуатаційних характеристик пристроїв.

Загальновизнаними методами зовнішньої активації/деактивації технологічно функціональних дефектів для управління властивостями напівпровідникових структур ϵ опромінення та термообробка, які, проте, суттєво впливають і на стан кристала загалом.

Іншим варіантом модифікації дефектної підсистеми є збудження у кристалі пружних коливань. У літературі, зокрема, показано, що акустичні хвилі у неп'єзоелектричних матеріалах здатні викликати перерозподіл домішок та викликати перебудову окремих точкових дефектів, причому такий спосіб характеризується вибірковістю впливу саме на області з порушеннями періодичності та може бути реалізований при кімнатних температурах. Крім того, показано слушність використання ультразвукового навантаження як додаткового фактору впливу під час технологічних операцій, таких як, наприклад, іонна імплантація. Водночас, наявної інформації недостатньо для формування цілісних уявлень щодо акусто-дефектної взаємодії у напівпровідникових, зокрема кремнієвих, кристалах. Як наслідок, можливості активного ультразвукового впливу не використовуються під час виготовлення сонячних елементів, на відміну від багатьох інших технологічних процесів.

Неруйнівні методи, що мають на меті оцінку концентрації домішок, у тому числі перехідних металів, у напівпровідникових кристалах та структурах на їхній основі, зокрема сонячних елементах, мають важливе значення з прикладної точки зору. На сьогодні розроблено чимало як прямих (інфрачервона томографія, електронно-парамагнітний резонанс, нестаціонарна спектроскопія і т.п.), так і непрямих (поверхневої фотоерс, виміри часу життя неосновних носіїв) методів, що дозволяють вирішити подібне завдання. Проте практично всі вони вимагають чи спеціальної підготовки об'єктів для досліджень, чи спеціалізованого обладнання. Водночас, чи не найпоширенішим методом характеризації сонячних елементів є вимірювання вольт-амперних характеристик (ВАХ), який, зокрема, дозволяє отримати такі фундаментальні параметри даних пристроїв як коефіцієнт корисної дії, напруга холостого ходу та струм короткого замикання. Очевидно, що ці характеристики зокрема та процеси поширення носіїв загалом залежать від наявності електрично активних дефектів і тому існує принципова можливість визначення концентрації останніх за виглядом ВАХ. Однією з найголовніших перепон на шляху розробки подібного зручного для використання та експресного методу є багатопараметричність взаємозв'язку концентрації рекомбінаційних центрів та параметрів ВАХ, які можуть бути визначені шляхом апроксимації експериментальних кривих. Проте в останнє десятиліття методи глибокого навчання, спрямовані, зокрема, на вирішення задач, де не передбачається можливість чіткої алгоритмізації, знаходять успішне застосування у різних галузях теоретичної та прикладної фізики. Це дозволяє сподіватись на можливість реалізації вказаного методу характеризації сонячних елементів з використанням подібних підходів.

3.2 Новизна проєкту (до 1 сторінки)

Перша частина проєкту пов'язана 3 експериментальним встановленням закономірностей динамічних акусто-індукованих ефектів у КСЕ. На відміну від численних попередніх досліджень, у яких акустичні хвилі використовувались як одноосібний інструмент незворотної модифікації неп'єзоелектричної напівпровідникової системи шляхом виведення її зі стабільного (метастабільного) стану, даний проєкт передбачає з'ясування фізичних особливостей та механізмів впливу ультразвукового навантаження на процеси перебудови дефектних комплексів, ініційовані іншим активаційним чинником (освітленням) чи викликані прагненням системи повернутися до стану термодинамічної рівноваги. Тобто, проєкт орієнтований на розробку фізичних основ методу, що базується на використанні комплексних процесів, де ультразвуку відведена роль додаткового чинника та певного коректуючого фактору. Крім того, новизна проєкту пов'язана з вибором об'єкту для вивчення акустичної активності, а саме, домішок атомів перехідних металів та комплексів за їхньою участю у монокристалічному кремнії.

Друга частина проєкту спрямована на розробку нового експрес-методу оцінки концентрації рекомбінаційних центрів, який є простим за реалізацією доповненням стандартної процедури характеризації КСЕ за допомогою ВАХ. Запропонований підхід передбачає низку нових підходів, зокрема, використання величини фактору неідеальності як кількісного показника концентрації рекомбінаційних центрів та застосування методів глибокого навчання для встановлення взаємозв'язку вказаних величин.

3.3 Методологія дослідження (до 2 сторінок)

Експериментальна частина проєкту має на меті встановити фізичні закономірності та механізми впливу акустичних хвиль на процес перебудови дефектних комплексів, пов'язаних із атомами перехідних металів та передбачає наступні етапи: 1) підбір реальних КСЕ з базою, легованою бором, та високою концентрацією домішкового заліза; 2) визначення впливу світло-індукованого розпаду пар Fe-B на параметри вольт-амперних характеристик (фактор неідеальності, струм насичення, шунтуючий опір, напруга холостого ходу, струм короткого замикання) КСЕ; 3) з'ясування кількісних характеристик кінетики зміни параметрів ВАХ внаслідок відновлення пар Fe-B; 4) визначення закономірностей змін параметрів КСЕ внаслідок світло-індукованої деградації в умовах ультразвукового навантаження (повздовжні та поперечні хвилі з частотою (1-30) МГц та інтенсивністю (0,1-1) Вт/см² в температурному

діапазоні 290-350 К) та порівняння із беззвуковим випадком; 5) визначення кінетичних характеристик зміни параметрів ВАХ внаслідок відновлення пар Fe-B в умовах ультразвукового навантаження та порівняння з випадком відсутності звуку; 6) розробка рекомендацій щодо спрямованої зміни експлуатаційних характеристик КСЕ шляхом акустостимульованої деактивації дефектів.

Вибір домішкової пари Fe-B як безпосереднього об'єкту акусто-керованої модифікації в КСЕ зумовлений декількома факторами. А саме

- а) поширеністю даного дефекту у реальних сонячних елементах та його суттєвим впливом на ефективність фотоелектричного перетворення;
- б) високим ступенем вивченості параметрів Fe-В;
- в) легкістю ініціації перебудови комплексу: пара руйнується під впливом освітлення і відновлюється у темряві, причому характерний час останнього процесу при кімнатних температурах складає десятки хвилин;
- г) з компонентами пари пов'язана зміна об'єму кристалу $\Delta\Omega$ різного знаку: бор є домішкою заміщення з іонним радіусом, який менший ніж для атомів кремнію Si,тоді як для міжвузлового заліза $\Delta\Omega$ > 0;а саме для дефектів такого типу, відповідно до попередніх досліджень, очікується найбільша ефективність акусто-дефектної взаємодії.

Розробка методу характеризації домішкового складу сонячних елементів на основі вимірювання ВАХ передбачається шляхом теоретичного моделювання кремнієвих n^+ -p- p^+ структур з домішками атомів перехідних металів (на прикладі заліза). Ця частина включає розрахунки ВАХ для структур з різною товщиною (150-240 мкм) та ступенем легування $(10^{15} \div 10^{17} \text{ см}^{-3})$ бази при варіації концентрації домішки в інтервалі $10^{10} \div 10^{13} \text{ см}^{-3}$ для температурного діапазону 290-340 К. При цьому буде враховано можливість знаходження атомів заліза у міжвузольному стані та у складі пари Fe-B, а також різні зарядові стани дефекту. Розрахунки будуть здійснені за допомогою симулятора сонячних елементів SCAPS 3.3.08 з врахуванням отриманих в результаті аналізу літературних джерел реальних величин та температурних залежностей параметрів кремнію (ширини та звуження забороненої зони, рухливості, теплової швидкості та ефективної маси носіїв, коефіцієнтів власної рекомбінації тощо) та рекомбінаційних центрів. Наступний етап – визначення фактору неідеальності для розглянутих структур шляхом апроксимації отриманих ВАХ. Апроксимація буде здійснюватися відповідно до дводіодної моделі з використанням мета-еврістичного методу оптимізації Јауа. Останній етап – налаштування (підбір кількостей схованих шарів та нейронів в них, методу регуляризації, активаційної функції, швидкості навчання) та навчання

(на основі масиву даних, отриманих попереднью) штучної нейронної мережі, спроможної передбачити концентрацію домішкових атомів заліза на основі параметрів сонячного елементу, умов вимірювання ВАХ та отриманого в результаті апроксимації ВАХ значення фактору неідеальності. Орієнтовний інструмент роботи зі штучною нейронною мережею – пакет Keras.

3.4 Обгрунтування спроможності виконання проєкту учасником Конкурсу (до 3 сторінок).

Досвід наукової роботи Оліха О.Я. – 24 роки, він є автором понад 70 наукових публікацій, серед яких 40 статей (з них 10 – одноосібних робіт у фахових періодичних виданнях, індексованих у Scopus; зокрема 2 та 3 подібні роботи у виданнях 1-го та 2-го квартилів відповідно). Індекс Хірша (Scopus) дорівнює 7. Основна тематика досліджень: використання характеризації модифікації ультразвуку ДЛЯ та властивостей напівпровідникових структур. Ним вперше проведено дослідження перенесення заряду в кремнієвих р-пструктурах та структурах з бар'єром Шотки за умов ультразвукового навантаження; запропоновано модель акустоактивного комплексного дефекту. Він є фахівцем в галузі визначення параметрів бар'єрних структур за вольт-амперними характеристиками, зокрема, з використанням мета-еврістичних методів (Journal of Applied Physics, 2015, **118**, 024502). Також він ϵ автором роботи, де проаналізовано зв'язок величини фактору неідеальності кремнієвої n^+ -р структури з концентрацією атомів заліза (Superlattices and Microstructures, 2019, **136**, 106309), яка є підгрунтям запропонованого у проєкті методу.

Досвід наукової роботи проф. Костильова В.П. – 45 років., він є автором понад 270 наукових публікацій, серед яких 1 монографія (у складі авторів), 152 статті (з них 54 роботи у періодичних виданнях, індексованих у Scopus; зокрема 4 роботи у виданнях 1-го та 8 робіт 2-го квартилів), 6 патентів України. Індекс Хірша (Scopus) дорівнює 7. Основними напрямками наукової діяльності В. П. Костильова є комплексне дослідження електрофізичних, фотоелектричних і оптичних процесів в багатошарових фоточутливих структурах на основі кремнію, розроблення фізичних і технологічних принципів створення нових типів фотоелектричних приладів і сонячних елементів на їх основі, а також розробка і створення нових методів і методик дослідження зазначених приладів і структур. В результаті проведених досліджень були з'ясовані особливості протікання процесів генерації-рекомбінації та збирання нерівноважних носіїв заряду в кремнійових структурах з приповерхневими дифузійно-польовими бар'єрами та гетеро-переходами (т.ч. на основі

гетероструктур p⁺-α-Si:H/n-c-Si/n⁺-α-Si:H (HIT)) в широкому діапазоні зміни температури та рівнів освітленості (Journal of Applied Physics, 2016, **119**, 225702; EEE Journal of Photovoltaics, 2020, **10**, 63-69), запропонований новий механізм прояву впливу екситонів на рекомбінацію нерівноважних носіїв заряду в кремнії за рахунок безвипромінювальної анігіляції екситонів по механізму Оже за участю глибоких домішкових центрів. Отримані результати дозволили розробити технологію виготовлення високоефективних кремнієвих перетворювачів сонячної енергії наземного та космічного призначення з коефіцієнтом корисної дії до 19% в умовах АМ 1,5, розроблені фізико-технологічні принципи зменшення на 30-40% оптичних втрат в фотоперетворювачах завдяки використанню багатошарових антивідбиваючих покриттів і зменшення омічних втрат.

В рамках Загальнодержавної (Національної) космічної програми України при його активній творчій участі були розроблені і впроваджені у виробництво високоефективні сонячні батареї ААЕИ.564113.001 для космічних апаратів нового покоління КС5МФ2 «Мікрон». В.П. Костильов створив і очолив єдиний в Україні сертифікований Центр випробувань фотоперетворювачів (ФП) і батарей фотоелектричних (БФ) Інституту фізики напівпровідників НАН України, атестований уповноваженими органами Мінекономрозвитку України на право здійснення вимірювань фото енергетичних параметрів сонячних елементів і батарей, який Постановою Кабінету Міністрів України від 28.08 2013р. №650-р внесений до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання.

За роботу «Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі» Костильов В.П. в складі авторського колективу в 2013 році відзначений Державною премією України в галузі науки та техніки.

Досвід наукової роботи Власюка В.М. – 5 років. Він є автором 44 наукових публікацій, серед яких 13 статей (з них 3 – роботи у виданнях 1-го та 2-го квартилів). Основна тематика досліджень: фотоелектричні процеси в фоточугливих структурах на основі кремнію. Ним вперше показано, що рекомбінаційні струми в області просторового заряду кремнієвих фоточутливих структур формуються на основі часів життя, менших, принаймні на порядок, за об'ємні часи життя. Оцінено параметри глибоких рівнів, відповідальних за рекомбінацію в області просторового заряду. Уточнено внесок безвипромінювальної екситонної рекомбінації в ефективний час життя нерівноважних носіїв заряду в кремнії. Власюк В.М. є спеціалістом в області визначення фотоелектричних і рекомбінаційних параметрів фоточутливих структур.

Досвід наукової роботи Лозицького О.В. – 4 роки, він навчається в аспірантурі. Він ϵ автором 13 публікацій, з яких 12 статей у виданнях, індексованих в Scopus (з них 6 – роботи у

виданнях 1-го та 2-го квартилів). Індекс Хірша (Scopus) дорівнює 3. Лозицький О.В. має досвід моделювання фізичних властивостей матеріалів за допомогою машинного навчання, а саме ним проведено моделювання екранувальних і електричних властивостей одно- і багатошарових композитів в мікрохвильовому діапазоні. Також наявний досвід використання машинного навчання з підкріпленням (reinforcement learning) на платформі Upwork.

Центр випробувань $\Phi\Pi$ і Φ укомплектований наступним обладнанням і стандартними зразками:

- установкою фототехнічних випробувань сонячних елементів;
- установкою для визначення спектральних характеристик фотоперетворювачів;
- установкою для електричних і фототехнічних випробувань сонячних батарей;
- вимірювачем фотоенергетичних параметрів сонячних модулів "Фотон-3";
- установою імпульсного тестування фотоелектричних модулів і батарей;
- вимірювачем енергетичної освітленості ВЕО-01;
- зразковими фотоперетворювачами;
- лазерним еліпсометром;

Крім того, наявна матеріально-технічна база включає наступні елементи

- установка для вимірювання вольт-амперних характеристик ($(-5\div5)$ В, ($10^{-8}\div2\cdot10^{-2}$) А, точність 0,1%, швидкість до 50 вимірів/с);
- термостат на базі пропорційно-інтегрально-диференційного контролера (температурна стабільність $\pm 0,02~\mathrm{K}$);
- п'єзоелектричні перетворювачі для збудження повздовжніх та поперечних хвиль у діапазоні (1÷30) МГц;
- комплекс для ультразвукового навантаження (генератор Г3-41, частотомір Ч3-34, цифровий осцилограф GDS-806S, характерограф X1-48);
- комп'ютер AMDA4–3400, 2.7GHz CPU, 3072 MB RAM.
- 3.5 Обгрунтування необхідності придбання за рахунок гранту обладнання та устаткування, а також напрямів їх використання після завершення гранту (до 1 сторінки).

За рахунок гранту передбачається придбання наступного обладнання:

- Вимірювальна платформа Keithley 4200A-SCS з модулями Keithley 4200-SMU, Keithley 4210-CVU та Keithley 4200A-CVIV. Цей прилад дозволяє з високою точністю проводити швидкі вимірювання вольт-амперних характеристик (у діапазоні струмів 10⁻¹⁵÷1 A та напруг

10⁻⁶÷210 В) та вольт-фарадних характеристик (10⁻¹⁴÷10⁻⁶ Ф, до 400 В у частотному діапазоні 10³÷10⁷ МГц). Необхідність його придбання у даному проєкті пов'язана з 1) можливістю реалізації швидкісних вимірювань ВАХ: у імпульсному режимі часове розділення даного приладу досягає 10 нс, що суттєво перевищує можливості наявного обладнання; водночас характерні часи процесів перебудови та перезарядки дефектів у напівпровідникових пристроях найчастіше знаходяться у діапазоні 10⁻⁶÷10⁻² с і тому використання даного приладу дозволить безпосередньо визначати фізичні закономірності подібних процесів та впливу на них акустичних хвиль; 2) розширенням можливостей тестування КСЕ та підготовки рекомендацій для модифікації технологічних процесів завдяки проведенню вольт-фарад досліджень у широкому частотному діапазоні. Після завершення гранту аналізатор Keithley 4200A-SCS буде використовуватися для тестування різноманітних напівпровідникових пристроїв та структур. Зокрема, завдяки можливостям надшвидких вимірювань малих струмів, він буде використовуватись для характеризації наноелектронних пристроїв.

- Ноутбук HP Pavilion Gaming 15. Сучасні підходи до глибоко навчання передбачають роботу з великими об'ємами даних, що висуває достатнью жорсткі вимоги до швидкодії та оперативної пам'яті обчислювальних пристроїв. Зокрема, широко використовуються процеси паралельних обчислень з використанням відео-процесорів, що підтримують технологію СUDA. Більшість розроблених інструментів для роботи зі штучними нейронними мережами, зокрема Кегаѕ, який планується використати під час реалізації проєкту, оптимізовані саме для використання подібних технологій. На жаль, наявний комп'ютерний парк з цієї точки зору є застарілим і для ефективної роботи зі штучною нейронною мережею, спроможною передбачити концентрацію домішкових атомів заліза на основі параметрів сонячного елементу необхідне обладнання з більшою розрахунковою потужністю. Після завершення гранту ноутбук буде і надалі використовуватися для реалізації процесів глибокого навчання.
- 3.6 Обсяг фінансування, необхідний для виконання наукового дослідження (розробки), з відповідним обґрунтуванням за статтями витрат згідно з таблицями у Розділі VII (до 2 сторінок).

Витрати на оплату праці, включно з нарахуваннями передбачають фінансування у обсязі 1886210 грн (390250 грн у 1 рік, 1495960 грн у 2 рік). Вони передбачають оплату відповідно до схеми посадових окладів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за роботи, виконані виконавцями проекту, зазначені у наступній таблиці.

ПП	Завдання під час етапів	Зайнятість,
		міс
Оліх О.Я., д.ф-м.н., доцент, науковий керівник проєкту	Розробка розрахункової моделі кремнієвої п+-р-р+ структури; розробка програмного забезпечення для автоматизації моделювання та обробки результатів; проведення моделювання; розробка методики оцінювання кінетичних характеристик ВАХ в умовах ультразвукового навантаження; розробка методики екстрагування параметрів дефектних комплексів з ВАХ, проведення відповідних розрахунків; розробка архітектури штучної нейронної мережі, визначення механізмів акустодефектної взаємодії; розробка рекомендацій щодо методу кількісної оцінки електрично-активних дефектів у бар'єрних структурах за величиною фактору неідеальності; підготовка доповідей, наукових статей, звітів.	14,5
Костильов В.П. д.ф- м.н., проф.	Підбір кремнієвих сонячних елементів; розробка методики вимірювання кінетики світлоіндукованих процесів в КСЕ; визначення кількісних характеристик кінетики зміни параметрів ВАХ внаслідок відновлення пар Fe-B; визначення механізмів впливу акустичних хвиль на процес перебудови дефектних комплексів; розробка рекомендацій щодо практичного використання ультразвукового навантаження під час виробництва КСЕ; підготовка доповідей, наукових статей, звітів.	14,5
Власюк В.М. к.ф- м.н, н.с.	Закупівля обладнання; відпрацювання режимів вимірювання кінетики світлоіндукованих процесів в КСЕ; вимірювання характеристик впливу світло-індукованого розпаду пар Fe-B на параметри BAX за умов ультразвукового навантаження та без нього; підготовка доповідей, наукових статей, звітів.	14,5
Лозицький О.В., аспірант	Розробка програмного забезпечення для автоматизації моделювання та обробки результатів; проведення моделювання; програмна реалізація мета-еврістичного методу оптимізації Jaya; налаштування та навчання штучної нейронної мережі; підготовка доповідей, наукових статей, звітів.	14,5
молодий учений, к.ф-м.н	Практична реалізація методики оцінювання кінетичних характеристик ВАХ в умовах ультразвукового навантаження; проведення відповідних вимірювань.	8,5
молодий учений, аспірант	Вимірювання кінетики зміни параметрів ВАХ внаслідок відновлення пар Fe-B за умов ультразвукового навантаження та без нього; проведення закупівель	8,5
студент	Практична реалізація методики оцінювання кінетичних характеристик ВАХ в умовах ультразвукового навантаження; підготовка зразків до вимірювань	8,5

Фінансування на матеріали, необхідні для виконання робіт, крім спецустаткування складає 166900 грн (65000 грн у 1 рік, 101900 грн у 2 рік). Переважно воно передбачає витрати на комплектуючі, необхідні для роботи параметричного аналізатора Keithley 4200A-

SCS. Крім того, у зв'язку з необхідністю підготовки звітів, передбачені закупівлі паперу та витратних матеріалів для принтерів (7110 грн).

Витрати на спецустаткування (обладнання) - 3368370 грн (2262620 грн у 1 рік, 1105750 грн у 2 рік) – обґрунтування наведене у п.3.5.

Витрати на відрядження пов'язані з необхідністю представлення результатів науковій спільноті та ознайомлення з найсучаснішими досягненнями і передбачають участь у закордонних (1 відрядження для кожного з основних виконавців проєкту) та українських (2 відрядження сумарно) конференціях. Передбачений обсяг фінансування — 179330 грн (2 рік).

Інші витрати 257140грн (2 рік) призначені на сплату публікаційнийних внесків передбачених в очікуваних результатах проєкту 2 статей у міжнародних фахових журналах та організаційних внесків на наукових конференціях.

Загальний обсяг фінансування проєкту - 6508830грн (3019860грн у 1 рік, 3488970грн у 2 рік)

3.7 Очікувані результати виконання проєкту (до 1 сторінки):

Очікувана в результаті виконання проєкту наукова продукція полягає у

- з'ясуванні фізичних закономірностей та механізмів взаємодії дефектних комплексів, пов'язаних із атомами перехідних металів, у КСЕ з пружними хвилями ультразвукового діапазону;
- оцінці можливостей цілеспрямованого керування характеристиками кремнієвих сонячних елементів шляхом застосування ультразвукового навантаження під час виробництва та розробці рекомендацій щодо практичного використання даного підходу;
- розробці фізичних основ методу оцінки концентрації електрично-активних дефектів у бар'єрних структурах за величиною фактору неідеальності;
- створенні масиву даних (близько 15 тисяч наборів) розрахованих величин фактору неідеальності для кремнієвих структур n^+ -p- p^+ з різними геометричними та електрофізичними характеристиками;
- налаштуванні штучної нейронної мережі для оцінки концентрації атомів заліза в кремнієвих n^+ -p- p^+ структурах;
- підготовка не менше 2 статей у журналах першого та другого квартилів;
- підготовка не менше 3 доповідей на конференціях міжнародного рівня.

3.8 Опис шляхів та способів подальшого використання результатів виконання проєкту в суспільній практиці (до 1 сторінки).

Встановлені фізичні закономірності впливу ультразвукового навантаження на процеси перебудови домішкових центрів, пов'язаних з атомами перехідних металів, можуть бути використані для модифікації стандартних технологічних операцій, що використовуються при створенні кремнієвих сонячних елементів, з метою деактивації вказаних дефектів. Визначенні особливості акусто-дефектної взаємодії дозволять налаштувати параметри ультразвукового впливу задля отримання найбільшої ефективності контрольованої модифікації дефектної підсистеми. Крім того, отримані результати можуть стати основою для розробки методів акустичної інженерії дефектів у напівпровідникових пристроях.

З'ясовані кількісні характеристики взаємозв'язку величини фактору неідеальності та концентрації рекомбінаційних центрів можуть бути покладені в основу експрес-методу оцінки домішкового складу реальних сонячних елементів. Налаштована штучна нейронна мережа може бути безпосереднью використана для оцінки концентрації атомів заліза в кремнієвих n^+ -p- p^+ структурах, де вказані дефекти є основними рекомбінаційними центрами.

3.9 Можливі ризики, що можуть вплинути на реалізацію проєкту (до 1 сторінки)

Введення карантину перешкодить виконанню експериментальних досліджень у повному обсязі.

Етапи та календарний план виконання проєкту учасника конкурсу

Назва проєкту

Розробка фізичних засад акусто-керованої модифікації та машинно-орієнтованої характеризації кремнієвих сонячних елементів

Науковий керівник проекту

Оліх Олег Ярославович, доктор фіз.-мат. наук, доцент

4. Етапи та календарний план виконання проєкту учасника конкурсу (українською та англійською мовами)

4.1. Етапи виконання проєкту (ЕВП) та індикатори виконання

EBII № 1: <u>15.09.2020 - 30.09.2020</u>

Назва ЕВП: Формування матеріальної та розрахункової бази проєкту.

Цілі ЕВП: Проведення підготовки до розрахунків та вимірювань.

Завдання 1. Розробка розрахункової моделі кремнієвої n^+ -p- p^+ структури для симулятора сонячних елементів SCAPS 3.3.08 за реальними величинами і температурними залежностями параметрів кремнію та рекомбінаційних центрів, отриманими в результаті аналізу літературних джерел, розробка програмного забезпечення для автоматичного створення моделей з різними параметрами.

Завдання 2. Підбір кремнієвих сонячних елементів (КСЕ) з базою, легованою бором, та високою концентрацією домішкового заліза.

Індикатори виконання:

програмне забезпечення для автоматичного створення моделей n^+ -p- p^+ структур для симулятора сонячних елементів SCAPS; набір КСЕ з різним ступенем легування.

EBII № 2: 01.10.2020-15.12.2020

Назва **ЕВП**: Моделювання вольт-амперних характеристик n^+ -p- p^+ структур.

Цілі **ЕВП**: отримати масив даних для ВАХ n^+ -p- p^+ структур з різними параметрами; відпрацювати методику вимірювання кінетики світлоіндукованих процесів в КСЕ.

Завдання 1. Створення програмного забезпечення для парсингу файлів, які ε результатом роботи SCAPS; проведення розрахунків вольт-амперних характеристик (BAX) для кремнієвих n^+ -p- p^+ структур з різною товщиною (150-240 мкм) та ступенем легування ($10^{15} \div 10^{17} \,$ см⁻³) бази при варіації концентрації домішки в інтервалі $10^{10} \div 10^{13} \,$ см⁻³ для температурного діапазону 290-340 К.

Завдання 2. Відпрацювання режимів вимірювання кінетики світло індукованих процесів в КСЕ.

Завдання 3. Підготовка доповіді на конференцію міжнародного рівня.

Завдання 4. Закупівля обладнання.

Індикатори виконання:

масив даних розрахованих ВАХ для кремнієвих структур n^+ -p- p^+ з різними геометричними та електрофізичними характеристиками; програмне забезпечення для парсингу файлів, які є результатом роботи SCAPS; підготовлена доповідь; тестові результати

вимірювання кінетики світло індукованих процесів в КСЕ; підготовлена документація для закупівлі обладнання.

EBII № 3 : 01.01.2021 -31.03.2021

Назва **ЕВП**: Створення методики оцінювання кінетичних характеристик ВАХ в умовах ультразвукового навантаження.

Цілі **ЕВП**: реалізувати методику оцінювання кінетичних характеристик перебудови дефектів у бар'єрних структурах в умовах ультразвукового навантаження; опрацювати масив отриманих ВАХ відповідно до дводіодної моделі.

Завдання 1. Розробка методики оцінювання кінетичних характеристик перебудови дефектів у бар'єрних структурах в умовах ультразвукового навантаження. Тестові вимірювання.

Завдання 2. Визначення характеристик впливу світло-індукованого розпаду пар Fe-В на параметри вольт-амперних характеристик (фактор неідеальності, струм насичення, шунтуючий опір, напруга холостого ходу, струм короткого замикання) КСЕ; з'ясування кількісних характеристик кінетики зміни параметрів ВАХ внаслідок відновлення пар Fe-В.

Завдання 3. Програмна реалізація мета-еврістичного методу оптимізації Jaya; визначення величини фактору неідеальності для отриманого масив вольт-амперних характеристик відповідно до дводіодної моделі.

Завдання 4. Підготовка доповіді на конференцію міжнародного рівня.

Завдання 5. Закупівля обладнання.

Індикатори виконання:

установка для оцінювання кінетичних характеристик перебудови дефектів у бар'єрних структурах в умовах ультразвукового навантаження; встановлення кількісних параметрів впливу світло-індукованого розпаду пар Fe-B на параметри вольт-амперних характеристик КСЕ; програмне забезпечення для реалізації мета-еврістичного методу Jaya; масив даних розрахованих величин фактору неідеальності для кремнієвих структур n^{\dagger} -p- p^{\dagger} з різними геометричними та електрофізичними характеристиками; підготовлена доповідь; підготовлена документація для закупівлі обладнання.

EBII № 4 : 01.04.2021 - 30.06.2021

Назва **ЕВП**: Створення штучної нейронної мережі для оцінки концентрації заліза в КСЕ.

Цілі **ЕВП**: з'ясувати фізичні закономірності акусто-дефектної взаємодії у КСЕ при використанні повздовжніх хвиль ультразвукового діапазону; створення штучної нейронної мережі для оцінки концентрації домішкових атомів заліза за характеристиками ВАХ.

Завдання 1. Визначення закономірностей змін параметрів КСЕ внаслідок світлоіндукованої деградації в умовах ультразвукового навантаження при використанні повздовжніх хвиль.

Завдання 2. Визначення кінетичних характеристик зміни параметрів ВАХ внаслідок відновлення пар Fe-B в умовах ультразвукового навантаження при використанні повздовжніх хвиль.

Завдання 3. Налаштовування гіперпараметрів штучної нейронної мережі, спроможної передбачити концентрацію домішкових атомів заліза на основі фактору неідеальності; навчання нейронної мережі.

Завдання 4. Підготовка доповіді на конференцію міжнародного рівня.

Індикатори виконання:

з'ясовані фізичні закономірності взаємодії дефектних комплексів, пов'язаних із атомами перехідних металів, у КСЕ з повздовжніми пружними хвилями; підготовлена доповідь; налаштована штучна нейронної мережа для оцінки концентрації атомів заліза в кремнієвих n^+ -p- p^+ структурах.

EBII № 5 : 01.07.2021 - 30.09.2021

Назва ЕВП: Поперечні ультразвукові хвилі як інструмент керованої модифікації КСЕ.

Цілі **ЕВП**: з'ясувати фізичні закономірності взаємодії дефектних комплексів, пов'язаних із атомами перехідних металів, у КСЕ з поперечними хвилями ультразвукового діапазону.

Завдання 1. Визначення закономірностей змін параметрів КСЕ внаслідок світлоіндукованої деградації в умовах ультразвукового навантаження при використанні поперечних хвиль.

Завдання 2. Визначення кінетичних характеристик зміни параметрів ВАХ внаслідок відновлення пар Fe-B в умовах ультразвукового навантаження при використанні поперечних хвиль.

Завдання 3. Підготовка статті у фаховий журнал.

Індикатори виконання:

з'ясовані фізичні закономірності взаємодії дефектних комплексів, пов'язаних із атомами перехідних металів, у КСЕ з поперечними пружними хвилями; підготовлена стаття.

EBII № 6 : 01.10.2021 -15.12.2021

Назва **ЕВП**: Конкретизація фізичних механізмів акусто-дефектної взаємодії та розробка рекомендацій щодо практичного використання.

Цілі **ЕВП**: Узагальнення результатів, отриманих під час виконання проекту у вигляді рекомендацій.

Завдання 1. Визначення фізичних механізмів впливу акустичних хвиль на процес перебудови дефектних комплексів, пов'язаних із атомами перехідних металів, у КСЕ.

Завдання 2. Розробка рекомендацій щодо практичного використання ультразвукового навантаження під час виробництва КСЕ.

Завдання 3. Розробка рекомендацій щодо методу кількісної оцінки електрично-активних дефектів у бар'єрних структурах за величиною фактору неідеальності.

Завдання 4. Підготовка статті у фаховий журнал.

Індикатори виконання:

з'ясування механізмів взаємодії дефектних комплексів, пов'язаних із атомами перехідних металів, у КСЕ з пружними хвилями ультразвукового діапазону; рекомендації щодо практичного застосування ультразвукового навантаження під час виробництва КСЕ та шляху кількісної оцінки електрично-активних дефектів у бар'єрних структурах за величиною фактору неідеальності; підготовлена стаття.

4.2. Календарний план виконання проєкту (за кварталами)

	Термін реалізації					
Етап виконання проєкту та	Рік1		Рік 2	Рік 2		
завдання	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1.Формування матеріальної та розрахункової бази проєкту	+					
Завдання 1. Розробка розрахункової моделі кремнієвої n^+ - p - p^+ структури для симулятора сонячних елементів SCAPS 3.3.08 з отриманих в результаті аналізу літературних джерел реальних величин та температурних залежностей параметрів кремнію та рекомбінаційних центрів, розробка програмного забезпечення для автоматичного створення моделей з різними параметрами.	+					
Завдання 2. Підбір кремнієвих сонячних елементів (КСЕ) з базою, легованою бором, та високою концентрацією домішкового заліза.	+					
Розмір фінансування, тис. грн.	72,3					
2. Моделювання вольтамперних характеристик n^+ - $p^ p^+$ структур		+				
Завдання 1. Створення програмного забезпечення для парсингу файлів, які є результатом роботи SCAPS; проведення розрахунків вольтамперних характеристик (BAX) для n^+ - p - p^+ структур з різною товщиною (150-240 мкм) та		+				

ступенем легування $(10^{15} \div 10^{17})$					
см ⁻³) бази при варіації концентрації домішки в					
інтервалі $10^{10} \div 10^{13}$ см ⁻³ для					
температурного діапазону 290- 340 К.					
Завдання 2. Відпрацювання режимів вимірювання кінетики		+			
режимів вимірювання кінетики світло індукованих процесів в КСЕ.					
Завдання 3. Підготовка		+			
доповіді на конференцію міжнародного рівня					
Завдання 4. Закупівля обладнання.		+			
Розмір фінансування, тис.грн.		2947,6			
3. Створення методики оцінювання кінетичних			+		
характеристик ВАХ в умовах					
ультразвукового навантаження			+		
Завдання 1. Розробка методики оцінювання кінетичних					
характеристик перебудови дефектів у бар'єрних					
структурах в умовах ультразвукового навантаження.					
Тестові вимірювання.					
Завдання 2. Визначення характеристик впливу світло-			+		
індукованого розпаду пар Fe-B					
на параметри вольт-амперних характеристик (фактор					
неідеальності, струм насичення, шунтуючий опір,					
напруга холостого ходу, струм					
короткого замикання) КСЕ; з'ясування кількісних					
характеристик кінетики зміни					
параметрів ВАХ внаслідок відновлення пар Fe-B.					
	1		1		

Завдання 3. Програмна реалізація мета-еврістичного методу оптимізації Јауа; визначення величини фактору неідеальності для отриманого масив вольт-амперних характеристик відповідно до дво-діодної моделі.		+		
Завдання 4. Підготовка доповіді на конференцію міжнародного рівня.		+		
Завдання 5. Закупівля обладнання.				
Розмір фінансування, тис. грн.		1772,8		
4. Створення штучної нейронної мережі для оцінки концентрації заліза в КСЕ			+	
Завдання 1. Визначення закономірностей змін параметрів КСЕ внаслідок світло-індукованої деградації в умовах ультразвукового навантаження при використанні повздовжніх хвиль.			+	
Завдання 2. Визначення кінетичних характеристик зміни параметрів ВАХ внаслідок відновлення пар Fe-В в умовах ультразвукового навантаження при використанні повздовжніх хвиль.			+	
Завдання 3. Налаштовування гіперпараметрів штучної нейронної мережі, спроможної передбачити концентрацію домішкових атомів заліза на основі фактору неідеальності; навчання нейронної мережі.			+	

Зардания А. Підготорую		+		
Завдання 4. Підготовка доповіді на конференцію міжнародного рівня.		 		
Розмір фінансування, тис.грн.		617,5		
5. Поперечні ультразвукові хвилі як інструмент керованої модифікації КСЕ.			+	
Завдання 1. Визначення закономірностей змін параметрів КСЕ внаслідок світло-індукованої деградації в умовах ультразвукового навантаження при використанні поперечних хвиль.			+	
Завдання 2. Визначення кінетичних характеристик зміни параметрів ВАХ внаслідок відновлення пар Fe-В в умовах ультразвукового навантаження при використанні поперечних хвиль.			+	
Завдання 3. Підготовка статті у фаховий журнал.			+	
Розмір фінансування, тис.грн.			606,4	
6. Конкретизація фізичних механізмів акусто-дефектної взаємодії та розробка рекомендацій щодо практичного використання				+
Завдання 1. Визначення механізмів механізми впливу акустичних хвиль на процес перебудови дефектних комплексів, пов'язаних із атомами перехідних металів, у				+

КСЕ.			
Завдання 2. Розробка рекомендацій щодо практичного використання ультразвукового навантаження під час виробництва КСЕ.			+
Завдання 3. Розробка рекомендацій щодо методу кількісної оцінки електрично-активних дефектів у бар'єрних структурах за величиною фактору неідеальності.			+
Завдання 4. Підготовка статті у фаховий журнал.			+
Розмір фінансування, тис.грн.			492,2

Розділ VII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ

- 1. Обсяг фінансування, необхідний для виконання проєкту за статтями витрат
- 1) Загальний обсяг фінансування 6508830 грн
- 2) Фінансування за роками:
- 1-й рік <u>3019860</u> грн
- 2-й рік <u>3488970</u> грн
- 3) Фінансування проєкту (поквартально) на весь період його виконання
- 1-й етап <u>72270</u> грн
- 2-й етап 2947590 грн
- 3-й етап <u>1772810</u> грн
- 4-й етап 617540 грн
- 5-й етап <u>606410</u> грн
- 6-й етап <u>492210</u> грн
 - 4) Обсяг фінансування за окремими статтями витрат:

Таблиця 1. Загальні витрати на виконання

Загальні витрати на виконання проєкту	Рік 1	Рік 2
	Грн.	Грн.
1. Прямі витрати	2717870	2882940
1.1. Витрати на оплату праці, включно з нарахуваннями	390250	1495960
1.2. Матеріали, необхідні для виконання робіт, крім спецустаткування	65000	101900
1.3. Спецустаткування (обладнання)	2262620	1105750
1.4. Витрати на службові відрядження		179330
2. Непрямі витрати (не більше 10% від загального обсягу витрат)	301990	348890
3. Витрати на виконання проєкту субвиконавцем	0	0
4. Інші витрати (за необхідності)		257140
Разом, грн	3019860	348890

НОВИЙ ВАРІАНТ ФІНАНСУВАННЯ

Назва проєкту

Розробка фізичних засад акусто-керованої модифікації та машинно-орієнтованої характеризації кремнієвих сонячних елементів

Development of physical base of both acoustically controlled modification and machine learning-oriented characterization for silicon solar cells

Науковий керівник проєкту

Оліх Олег Ярославович, доктор фіз.-мат. наук, доцент Olikh Oleg Yaroslavovych, doctor of science (physics and mathematics), associate professor

Розділ VII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ (українською та англійською мовами)

- 1. Обсяг фінансування, необхідний для виконання проєкту за статтями витрат
- 1) Загальний обсяг фінансування 6586240 грн
- 2) Фінансування за роками:
- 1-й рік <u>1779800</u> грн
- 2-й рік <u>4806440</u> грн
- 3) Фінансування проєкту (поквартально) на весь період його виконання
- 1-й етап <u>72270</u> грн
- 2-й етап 1707530 грн
- 3-й етап <u>3081450</u> грн
- 4-й етап <u>619390</u> грн
- 5-й етап <u>610570</u> грн
- 6-й етап <u>495030</u> грн
 - 4) Обсяг фінансування за окремими статтями витрат:

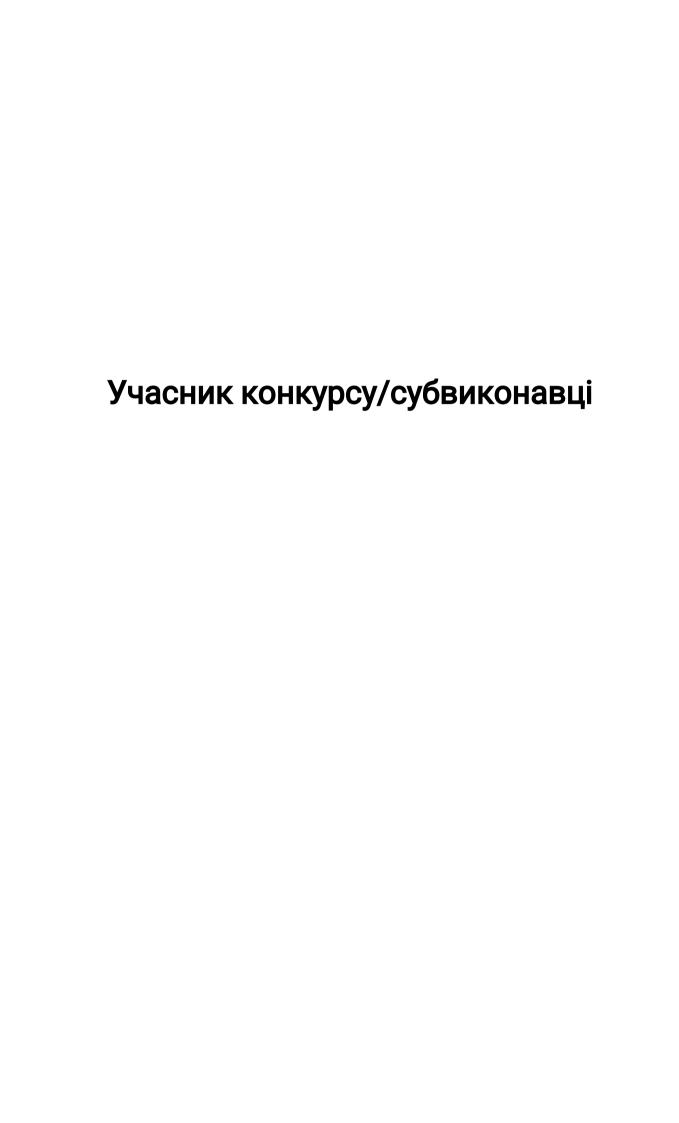
Таблиця 1. Загальні витрати на виконання

Загальні витрати на виконання проєкту	Рік 1	Рік 2
	Грн.	Грн.
1. Прямі витрати	1601820	4060720
1.1. Витрати на оплату праці, включно з нарахуваннями	325210	1495970
1.2. Матеріали, необхідні для виконання робіт, крім спецустаткування	4740	2370
1.3. Спецустаткування (обладнання)	1271870	2383050
1.4. Витрати на службові відрядження		179330

2. Непрямі витрати (не більше 10% від загального обсягу витрат)	177980	480640
3. Витрати на виконання проєкту субвиконавцем	0	0
4. Інші витрати (за необхідності)		265080
Разом, грн	1779800	4806440

Фінансування проєкту

Обсяг фінансування				
Термін реалізації проєкту	Дворічний			
Обсяг фінансування проєкту (грн.)	6,508,830			
Обсяг фінансування проєкту, перший рік (грн)	3,019,860			
Обсяг фінансування проєку, другий рік (грн)	3,488,970			
Етапи фінансування				
Обсяг фінансування, етап 1	72,270			
Обсяг фінансування, етап 2	2,947,590			
Обсяг фінансування, етап 3	1,772,810			
Обсяг фінансування, етап 4	617,540			
Обсяг фінансування, етап 5	606,410			
Обсяг фінансування, етап 6	492,210			



Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Учасник

Організаційно-правова форма підприємства /установи/організації

Державна організація (установа, заклад, підприємство) Підпорядкованість підприємства/установи /організації

Міністерство освіти і науки України

Код ЄДРПОУ

02070944

Код(и) КВЕД

72.11; 72.19; 72.20

Стратегічні напрями наукової діяльності

Відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки й техніки (Закон України № 2519-VI від 09.09.10): Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу. Інформаційні та комунікаційні технології. Енергетика та енергоефективність. Раціональне природокористування. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Нові речовини і матеріали.

ПІБ керівника підприємства/установи/організації

Губерський Леонід Васильович

Юридична адреса підприємства/установи/організації

вул. Володимирська, 60, м. Київ, Київська обл., 01033, Україна

Поштова адреса

Україна, 01601, місто Київ, вул. Володимирська, 64/13

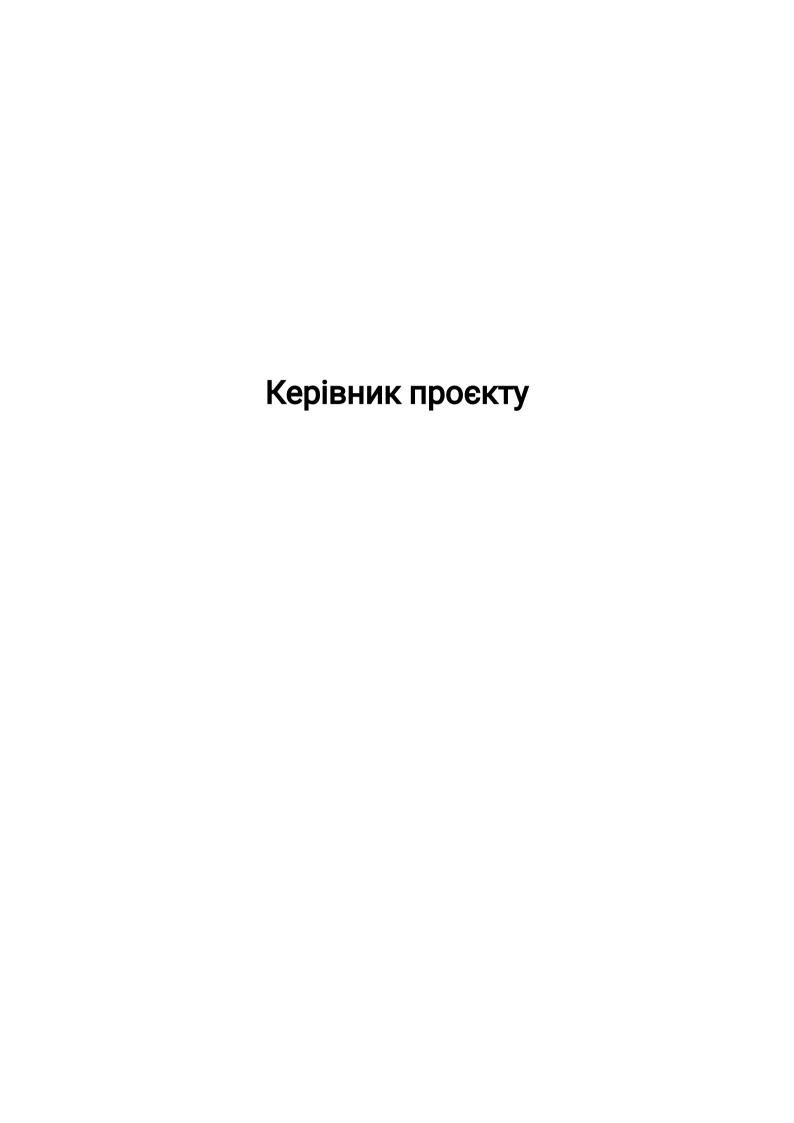
Фактична адреса

Україна, 01601, місто Київ, вул. Володимирська, 64/13

Телефон 044-239-31-41 Адреса електронної пошти office.chief@univ.net.ua

Посилання на веб сторінку підприємства/установи/організації

http://www.univ.kiev.ua



Доктор ОЛІХ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ

Стать Дата народження 05.06.1974 чол

Громадянство Країна постійного проживання Україна Україна

E-mail Мобільний телефон

+380673169020 olikh@univ.kiev.ua

Інші контакти (skype, viber, інше)

Viber: +380673169020 Telegram: +380673169020

НАУКОВИЙ ПРОФІЛЬ

Науково-дослідний профіль (Orcid, Google Scholar, Scopus authors, інші) мінімум два:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorld=6506623724;

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9M07CQ0AAAAJ;

https://orcid.org/0000-0003-0633-5429;

Науковий стаж, кількість років Загальна кількість патентів

24 0

Кількість публікацій у виданнях 1-го — 2-го

Загальна кількість публікацій квартилів

74 13

Індекс Хірша (SCOPUS) Кількість монографій

7

Гранти, отримані на дослідження, зокрема гранти ДФФД

відсутні

Досвід проведення експертизи (рецензування наукових статей, експертиза дослідницьких проектів) рецензування наукових статей за тематикою вплив дефектів на електрофізичні властивості кремнієвих структур (Radiation Physics and Chemistry, 2018; Jacobs Journal of Materials Science, 2017); методи характеризації напівпровідникових бар'єрних структур за допомогою вольт-амперних характеристик (Journal of Applied Physics, 2017; Solid-State Electronics, 2017; Physica B: CondensedMatter, 2016), ультразвукові методи неруйнівного контролю (Ultrasonics, 2017); рецензування звіту про виконання завершеної науковотехнічної роботи щодо розроблення пристроїв функціональної електроніки (2019)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фізика твердого тіла

Науковий напрям

Природничі, технічні науки і математика

Галузь науки

Фізико-математичні науки

Ключові слова

Кількість публікацій за галуззю експертизи або напрямком досліджень

40

ультразвук, кремній, дефекти, вольтамперні характеристики, бар'єрні структури; ultrasound, silicon, defect, current-voltage characteristic, barrier structure

НАЙВАГОМІШІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ (НЕ БІЛЬШЕ 10 ПРАЦЬ).
МОЛОДІ ВЧЕНІ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПУБЛІКАЦІЙ, НАВОДЯТЬ DOI ОДНІЄЇ СТАТТІ НАУКОВОГО
КЕРІВНИКА ПРОЄКТУ, ДО ЯКОГО ВОНИ ПРИЄДНУЮТЬСЯ В РАМКАХ КОНКУРСУ
"ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ" (З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЦЬОГО
В ПРИКЛАДЕНОМУ СV)

10.1063/1.5001123

Olikh O. Ya., Gorb A. M., Chupryna R. G., Pristay-Fenenkov O. V.

Acousto-defect interaction in irradiated and non-irradiated silicon n+-p structures Journal of Applied Physics, AIP Publishing, 2018

ultrasound, silicon, acousto-defect interaction, current-voltage characteristics

10.1016/j.spmi.2019.106309

Olikh O.Ya.

Relationship between the ideality factor and the iron concentration in silicon solar cells Superlattices and Microstructures, Elsevier BV, 2019

Silicon solar cell, SCAPS simulator, Ideality factor, Iron concentration

10.1016/j.ultras.2014.10.008

Olikh O.Ya.

Reversible influence of ultrasound on γ-irradiated Mo/n-Si Schottky barrier structure

Ultrasonics, Elsevier BV, 2014

Dynamic ultrasonic influence, Schottky barrier, Gamma-ray effect, Silicon

10.1063/1.4926420

Olikh O. Ya.

Review and test of methods for determination of the Schottky diode parameters

Journal of Applied Physics, AIP Publishing, 2015

Schottky diode, parameters extraction, current-voltage characteristics, analytical methods, numerical methods, evolutionary methods

10.1016/j.spmi.2018.03.027

Olikh O.Ya.

Acoustically driven degradation in single crystalline silicon solar cell

Superlattices and Microstructures, Elsevier BV, 2018

Silicon, Solar cells, Ultrasound influence

10.1016/j.ultras.2015.12.001

Olikh Oleg, Voytenko Katerina

On the mechanism of ultrasonic loading effect in silicon-based Schottky diodes

Ultrasonics, Elsevier BV, 2015

Shottky diode, Silicon, Ultrasound influence features, Current-voltage characteristics

10.1109/TNS.2012.2234137

Olikh Oleg Ya.

Non-Monotonic \$\gamma\$-Ray Influence on Mo/n-Si Schottky Barrier Structure Properties

IEEE Transactions on Nuclear Science, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2013

Dose rate effects, gamma-ray effects, semiconductor devices, silicon

10.1063/1.4906844

Olikh O. Ya., Voytenko K. V., Burbelo R. M.

Ultrasound influence on I-V-T characteristics of silicon Schottky barrier structure

Journal of Applied Physics, AIP Publishing, 2015

Ultrasound, Acoustically induced modification, Shottky diode, Silicon

10.1109/TNS.2010.2047655

Gorb Alla M., Korotchenkov Oleg A., Olikh Oleg Ya., Podolian Artem O.

Ultrasonically Recovered Performance of \$\gamma \$-Irradiated Metal-Silicon Structures

IEEE Transactions on Nuclear Science, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2010

Defects, lifetime, radiation, silicon, ultrasound

10.1016/j.sse.2019.107712

Gorb A.M., Korotchenkov O.A., Olikh O.Ya., Podolian A.O., Chupryna R.G.

Influence of γ-irradiation and ultrasound treatment on current mechanism in Au-SiO2-Si structure

Solid-State Electronics, Elsevier BV, 2019

MOS structures, Si-SiO2 interface, Ultrasound treatment, γ-rays

OCBITA

Київський університет ім. Тараса Шевченка

 Країна
 Місто

 Україна
 Київ

Факультет Спеціальність

фізичний факультет фізика твердого тіла

Номер диплома Дата видачі диплома

ЛТ BE№001760 28.06.1996

МІСЦЕ РОБОТИ ТА ПОСАДА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Посада Період роботи

доцент кафедри загальної фізики 02.04.1998 - Досі працюю

Підпорядкованість ЄДРПОУ Міністерство освіти і науки України 02070944

Країна Місто Україна Київ

Адреса установи

вул. Володимирська, 64/13, Київ, Україна, 01601

Робочий телефон (044) 5213363

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор

Номер диплому Дата видачі диплома

ДД №008094 18.12.2018

АКАДЕМІЧНЕ АБО ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

- Доцент

Curriculum vitae

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Прізвище, ім'я, по батькові Оліх Олег Ярославович

 Дата народження
 05.06.1974

 Громадянство
 Україна

E-mail olikh@univ.kiev.ua Мобільний телефон +380673169020

OCBITA

1996-2000 аспірантура при кафедрі загальної фізики Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

1991-1996 фізичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка,

присвоєно кваліфікацію спеціаліста «Фізик. Викладач» за спеціальністю фізика твердого тіла (диплом ЛТ ВЕ №001760.

28.06.1996)

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯ

2018 захист дисертації «Акусто- та радіаційно-індуковані явища в

поверхнево-бар'єрних кремнієвих та арсенід-галієвих структурах» на здобуття наукового ступеню доктора фізико-математичних наук за спеціальністю фізика твердого тіла (диплом ДД №008094,

18.12.2018)

2004 присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної фізики (атестат

ДЦ №009574, 16.12.2004)

2001 захист дисертації «Дослідження акусто-фото-електричної

взаємодії в напівпровідникових структурах GaAs і Si» на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю фізика твердого тіла (диплом ДК №010707,

16.05.2001)

ДОСВІД РОБОТИ

2002 - по сьогодні доцент кафедри загальної фізики Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

1998-2002 асистент кафедри загальної фізики Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

ЗНАННЯ МОВ українська - С2

російська – C2 англійська – B2.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кількість наукових 74

публікацій

Основні напрямки наукової Галузь знань «Природничі науки» діяльності - вплив ультразвуку на речовину;

- використання ультразвукових методів для визначення параметрів

напівпровідникових структур;

- акустостимульовані динамічні явища в напівпровідникових

бар'єрних структурах

2020 рр. у періодичних виданнях, віднесених до першого та другого квартилів

- Публікації за період 2010– 1. Olikh Ya. M., Tymochko M. D., Olikh O.Ya. «Mechanisms of twostage conductivity relaxation in CdTe:Cl with ultrasound», Journal of Electronic Materials, 2020, https://doi.org/10.1007/s11664-020-08179-7
 - 2. Gorb A.M., Korotchenkov O.A., Olikh O.Ya., Podolian A.O., Chupryna R.G. «Influence of γ-irradiation and ultrasound treatment on current mechanism in Au-SiO₂-Si structure», Solid State Electronics, 2020, vol.165, 107712; https://doi.org/10.1016/j.sse.2019.107712
 - 3. Olikh O.Ya. «Relationship between the ideality factor and the iron in silicon solar **Superlattices** concentration cells», and vol.136, 106309: Microstructures, 2019, https://doi.org/10.1016/j.spmi.2019.106309
 - 4. Olikh Ya. M., Tymochko M. D., Olikh O.Ya., Shenderovsky V. A. «Clusters of point defects near dislocations as a tool to control CdZnTe electrical parameters by ultrasound», Journal of Electronic P. 4370-4378; Materials, 2018, vol.47, is.8, https://doi.org/10.1007/s11664-018-6332-4
 - 5. Olikh O.Ya. «Acoustically driven degradation in single crystalline silicon solar cell», Superlattices and Microstructures, 2018, vol.117, p. 173-188; https://doi.org/10.1016/j.spmi.2018.03.027
 - 6. Olikh O.Ya., Gorb A.M., Chupryna R.G., Pristay-Fenenkov O.V. «Acousto-defect interaction in irradiated and non-irradiated silicon n⁺-p structures», Journal of Applied Physics, 2018, vol.123, is.16, 161573; https://doi.org/10.1063/1.5001123
 - 7. Olikh O.Ya., Voytenko K.V. «On the mechanism of ultrasonic loading effect in silicon-based Schottky diodes», Ultrasonics, 2016, vol.66, p. 1-3; https://doi.org/10.1016/j.ultras.2015.12.001
 - 8. Olikh O.Ya. «Review and test of methods for determination of the Schottky diode parameters», Journal of Applied Physics, 2015, vol.118, is.2, 024502; https://doi.org/10.1063/1.4926420
 - 9. Olikh O.Ya., Voytenko K.V., Burbelo R.M. «Ultrasound influence on I-V-T characteristics of silicon Schottky barrier structure», 2015, vol.117, is.4, 044505; Journal of Applied Physics, https://doi.org/10.1063/1.4906844
 - Olikh O.Ya. «Reversible influence of ultrasound on γ-irradiated 10. Mo/n-Si Schottky barrier structure», Ultrasonics, 2015, vol.56, p. 545-550; https://doi.org/10.1016/j.ultras.2014.10.008
 - Olikh O.Ya. «Non-Monotonic γ-Ray Influence on Mo/n-Si 11. Schottky Barrier Structure Properties», . IEEE Transactions on Nuclear Science, 2013, vol.60, is.1, part 2, p.394-401; https://doi.org/10.1109/TNS.2012.2234137
 - Gorb A.M., Korotchenkov O. A., Olikh O.Ya., Podolian A.O. 12. «Ultrasonically Recovered Performance of y-Irradiated Metal-Silicon Structures», IEEE Transactions on Nuclear Science, 2010, vol.57, is.3, p.1632-1639; https://doi.org/10.1109/TNS.2010.2047655

Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

First Name, Surname Oleg Olikh 05.06.1974 Date of Birth Citizenship Ukraine

E-mail olikh@univ.kiev.ua +380673169020 Mobile Telephone

EDUCATION

1996-2000 Post-graduate course at the general physics department in Taras

Shevchenko National University of Kyiv

Physics faculty of Taras Shevchenko University of Kyiv, master in 1991-1996

solid state physics (diploma JT BE №001760, 28.06.1996)

ACADEMIC DEGREE, ACADEMIC RANK

Doctor of Science Degree (Physics and Mathematics), solid state 2018

> physics specialty, thesis «Acoustically and radiation induced phenomena in surface barrier silicon and gallium arsenide structures»

(diploma DD №008094, 18.12.2018)

2004 Academic rank of associate professor at the general physics department

(diploma ДЦ №009574, 16.12.2004)

PhD Degree (Physics and Mathematics), solid state physics specialty, 2001

thesis «Investigation of acousto-photo-electric interaction in GaAs and

Si semiconductor structures» (diploma ДК №010707,)

WORK EXPERIENCE

Associate professor at the general physics department, 2002 - Present

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1998-2002 Assistant at the general physics department

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

LANGUAGES Ukrainian - C2

> Russian – C2 English – B2.

SCIENTIFIC ACTIVITY

Number of Scientific Papers 74

Main Line of Investigation Field of knowledge "Nature Sciences"

- the ultrasound effect on materials:

- using of ultrasound methods to determine the semiconductor structure

parameters;

acousto-stimulated dynamic phenomena in semiconductor barrier

structures

(2010-2020)

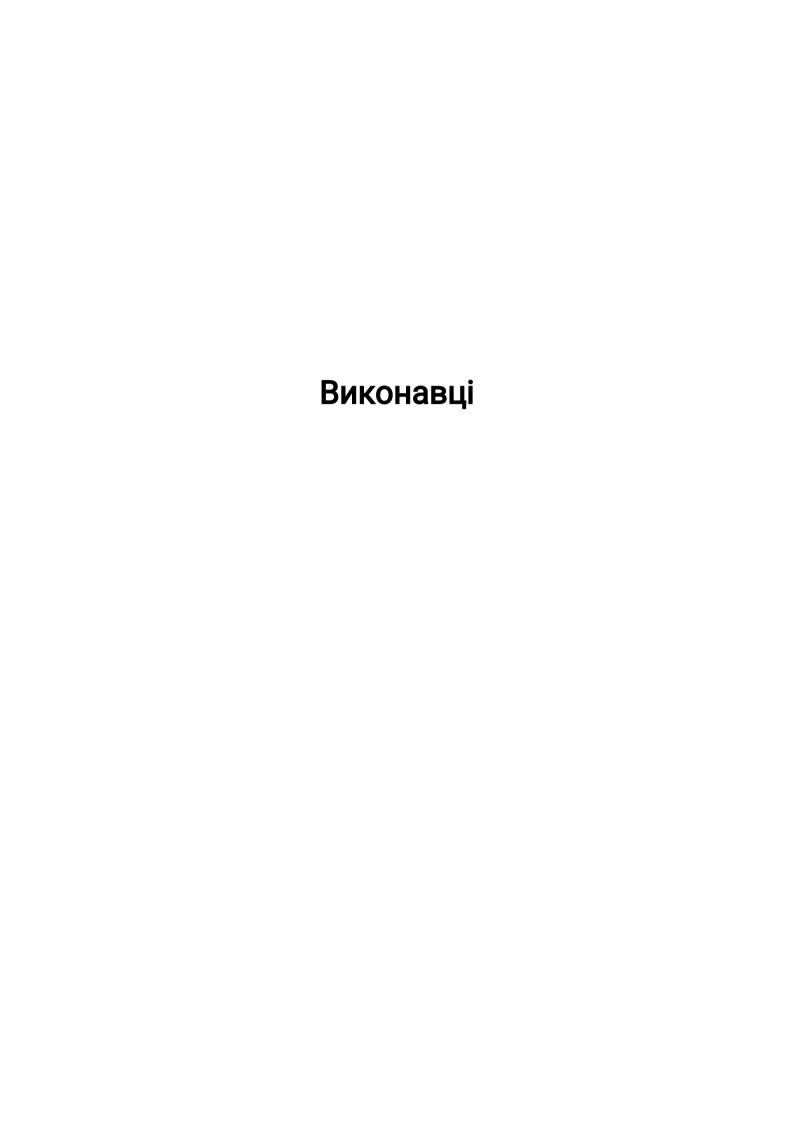
Papers in Q1 and Q2 Journals 1. Olikh Ya. M., Tymochko M. D., Olikh O.Ya. «Mechanisms of twostage conductivity relaxation in CdTe:Cl with ultrasound», Journal

of Electronic Materials, 2020, https://doi.org/10.1007/s11664-020-

08179-7

2. Gorb A.M., Korotchenkov O.A., Olikh O.Ya., Podolian A.O.,

- Chupryna R.G. «Influence of γ -irradiation and ultrasound treatment on current mechanism in Au-SiO₂-Si structure», Solid State Electronics, 2020, vol.165, 107712; https://doi.org/10.1016/j.sse.2019.107712
- 3. Olikh O.Ya. «Relationship between the ideality factor and the iron concentration in silicon solar cells», Superlattices and Microstructures, 2019, vol.136, 106309; https://doi.org/10.1016/j.spmi.2019.106309
- 4. Olikh Ya. M., Tymochko M. D., <u>Olikh O.Ya.</u>, Shenderovsky V. A. «Clusters of point defects near dislocations as a tool to control CdZnTe electrical parameters by ultrasound», Journal of Electronic Materials, 2018, vol.47, is.8, P. 4370-4378; https://doi.org/10.1007/s11664-018-6332-4
- 5. <u>Olikh O.Ya.</u> «Acoustically driven degradation in single crystalline silicon solar cell», Superlattices and Microstructures, 2018, vol.117, p. 173-188; https://doi.org/10.1016/j.spmi.2018.03.027
- 6. Olikh O.Ya., Gorb A.M., Chupryna R.G., Pristay-Fenenkov O.V. «Acousto-defect interaction in irradiated and non-irradiated silicon n⁺–p structures», Journal of Applied Physics, 2018, vol.123, is.16, 161573; https://doi.org/10.1063/1.5001123
- 7. Olikh O.Ya., Voytenko K.V. «On the mechanism of ultrasonic loading effect in silicon-based Schottky diodes», Ultrasonics, 2016, vol.66, p. 1-3; https://doi.org/10.1016/j.ultras.2015.12.001
- 8. Olikh O.Ya. «Review and test of methods for determination of the Schottky diode parameters», Journal of Applied Physics, 2015, vol.118, is.2, 024502; https://doi.org/10.1063/1.4926420
- 9. Olikh O.Ya., Voytenko K.V., Burbelo R.M. «Ultrasound influence on I–V–T characteristics of silicon Schottky barrier structure», Journal of Applied Physics, 2015, vol.117, is.4, 044505; https://doi.org/10.1063/1.4906844
- 10. <u>Olikh O.Ya.</u> «Reversible influence of ultrasound on *γ*-irradiated Mo/*n*-Si Schottky barrier structure», Ultrasonics, 2015, vol.56, p. 545-550; https://doi.org/10.1016/j.ultras.2014.10.008
- 11. <u>Olikh O.Ya.</u> «Non-Monotonic γ-Ray Influence on Mo/n-Si Schottky Barrier Structure Properties», , IEEE Transactions on Nuclear Science, 2013, vol.60, is.1, part 2, p.394-401; https://doi.org/10.1109/TNS.2012.2234137
- 12. Gorb A.M., Korotchenkov O. A., <u>Olikh O.Ya.</u>, Podolian A.O. «Ultrasonically Recovered Performance of γ-Irradiated Metal-Silicon Structures», IEEE Transactions on Nuclear Science, 2010, vol.57, is.3, p.1632-1639; https://doi.org/10.1109/TNS.2010.2047655



Професор КОСТИЛЬОВ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Стать Дата народження

07.04.1949 чол

Громадянство Країна постійного проживання

Україна Україна

Мобільний телефон E-mail

+380991835686 vkost@isp.kiev.ua

Інші контакти (skype, viber, інше)

vkostylyov@ukr.net

НАУКОВИЙ ПРОФІЛЬ

Науково-дослідний профіль (Orcid, Google Scholar, Scopus authors, інші) мінімум два:

http://orcid.org/0000-0002-1800-9471

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JgPcmjcAAAAJ&view_op=list_works https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506120765

Науковий стаж, кількість років Загальна кількість патентів

45 6

Кількість публікацій у виданнях 1-го — 2-го Загальна кількість публікацій

квартилів

270

Індекс Хірша (SCOPUS) Кількість монографій

Гранти, отримані на дослідження, зокрема гранти ДФФД

НТЦУ:

1556 Working Out Of The Technology And The Equipment For The Control Of Environmental Factors Influence On The Population Health, Ecological Safety And Biological Productivity In

2001-2004pp Ukraine США

3746 Hybrid organic-inorganic heterostructures for photovoltaic devices США.ЄС

2006-2008pp

The development of laboratory technology for preparation the flexible solar cells on the 4301

CdTe base 2009-2011pp U-031

Development of the solar energy photoconverters based on new structures: "ion-beam modified and diamond-like layers--multicrystalline silicon США, Канада 2000-2002pp U-056 Development And Investigation Of The Microrelief Photoconverters With InGaAs/GaAs and AlGaAs/GaAs Heteroepitaxial Junctions США 2002-2004pp

Досвід проведення експертизи (рецензування наукових статей, експертиза дослідницьких проектів)

Рецензування наукових статей у IEEE Journal of Photovoltaics (2018), Journal of Applied Physics (2018-2019), Ukrainian Journal of Physics (2010-2020), Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics (2012-2019), та ін. тематика – фізика напівпровідників,

фотовольтаїка.

270

Експерт ДНУ "ДІНТІЕ" (2015, 2020), тематика – фізика напівпровідників, фотовольтаїка.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фізика напівпровідників і діелектриків

Науковий напрям Галузь науки

Природничі, технічні науки і математика Фізико-математичні науки

Ключові слова

Кількість публікацій за галуззю експертизи або напрямком досліджень

photoconversion, solar energy, recombination processes, generation, silicon, perovskite, tandem solar cells

НАЙВАГОМІШІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ (НЕ БІЛЬШЕ 10 ПРАЦЬ). МОЛОДІ ВЧЕНІ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПУБЛІКАЦІЙ, НАВОДЯТЬ DOI ОДНІЄЇ СТАТТІ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА ПРОЄКТУ, ДО ЯКОГО ВОНИ ПРИЄДНУЮТЬСЯ В РАМКАХ КОНКУРСУ "ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ" (З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЦЬОГО В ПРИКЛАДЕНОМУ CV)

10.1109/JPHOTOV.2019.2949418

Sachenko Anatoly, Kostylyov Vitaliy, Sokolovskyi Igor, Evstigneev Mykhaylo Effect of Temperature on Limit Photoconversion Efficiency in Silicon Solar Cells IEEE Journal of Photovoltaics, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2019 Efficiency limit, silicon, solar cell (SC), temperature coefficient

10.1134/\$1063785018100139

Sachenko A. V., Kostylyov V. P., Bobyl A. V., Vlasyuk V. N., Sokolovskyi I. O., Konoplev G. A., Terukov E. I., Shvarts M. Z., Evstigneev M.

The Effect of Base Thickness on Photoconversion Efficiency in Textured Silicon-Based Solar Cells

Technical Physics Letters, Pleiades Publishing Ltd, 2018 solar cells, silicon, thickness, textured, photoconversion

10.1515/msp-2017-0106

Ašmontas Steponas, Gradauskas Jonas, Sužiedélis Algirdas, Šilénas Aldis, Širmulis Edmundas, Švedas Vitas, Vaičikauskas Viktoras, Vaičiūnas Vytautas, Žalys Ovidijus Ž, Kostylyov Vitaliy

Photovoltage Formation Across Si P-N Junction Exposed to Laser Radiation Materials Science-Poland, Walter de Gruyter GmbH, 2018 silicon, laser radiation, p-n junction, solar cell, hot carriers

Sachenko A. V., Kryuchenko Yu. V., Kostylyov V. P., Bobyl A. V., Terukov E. I., Abolmasov S. N., Abramov A. S., Andronikov D. A., Shvarts M. Z., Sokolovskyi I. O., Evstigneev M.

Temperature dependence of photoconversion efficiency in silicon heterojunction solar cells: Theory vs experiment

Journal of Applied Physics, AIP Publishing, 2016

Temperature koefficients

10.1016/j.enpol.2014.01.011

Kryuchenko Yu.V., Sachenko A.V., Bobyl A.V., Kostylyov V.P., Sokolovskyi I.O., Terukov E.I., Tokmoldin N., Tokmoldin S. Zh., Smirnov A.V.

Evaluation of the annual electric energy output of an a-Si:H solar cellin various regions of the CIS countries

Energy Policy, Elsevier BV, 2014

a-Si:H solar cell, Annual time-dependent solar power output, Geographic latitude

10.1109/GPECOM.2019.8778607

Frolova Tetyana I., Churyumov Gennadiy I., Vlasyuk Viktor M., Kostylyov Vitaliy P.

Combined Solar Simulator for Testing Photovoltaic Devices

2019 1st Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM), IEEE, 2019 solar simulator, photovoltaic (PV) cells, microwave excitation, sulfur lamp, halogen lamp

10.1016/j.sse.2015.05.042

Sachenko A.V., Shkrebtii A.I., Korkishko R.M., Kostylyov V.P., Kulish M.R., Sokolovskyi I.O.

Efficiency analysis of betavoltaic elements

Solid-State Electronics, Elsevier BV, 2015

Betavoltaics, Beta source, Collection efficiency, Open-circuit voltage

10.1016/j.jlumin.2016.11.028

Sachenko A.V., Kostylyov V.P., Vlasiuk V.M., Sokolovskyi I.O., Evstigneev M.

Influence of excitonic effects on luminescence quantum yield in silicon

Journal of Luminescence, Elsevier BV, 2016

Silicon, Excitons, Luminescence, Quantum yield, Recombination

10.1134/S1063785017020109

Sachenko A. V., Kostylyov V. P., Sokolovskyi I. O., Bobyl' A. V., Verbitskii V. N., Terukov E. I., Shvarts M. Z.

Specific features of current flow in α-Si: H/Si heterojunction solar cells

Technical Physics Letters, Pleiades Publishing Ltd, 2017

Heterojunction Solar Cells

10.1134/S1063782616020226

Sachenko A. V., Kryuchenko Yu. V., Kostylyov V. P., Sokolovskyi I. O., Abramov A. S., Bobyl A. V., Panaiotti I. E., Terukov E. I.

Method for optimizing the parameters of heterojunction photovoltaic cells based on crystalline silicon

Semiconductors, Pleiades Publishing Ltd, 2016

Curve Number, Auger Recombination, Base Thickness, Recombination Loss, Photoelectric Conversion Efficiency

НАЙВАГОМІШІ МОНОГРАФІЇ АБО ПАТЕНТИ, ОТРИМАНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ (НЕ БІЛЬШЕ 10 ПАТЕНТІВ)

ISBN 978-966-7830-IS-0, 2010: Сучасні технології виробництва кремнію та кремнієвих фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії

Silicon, Solar cell

OCBITA

Київський політехнічний інститут

Країна Місто Україна Київ

Факультет Спеціальність

радіоелектроніки діелектрики і напівпровідники

Номер диплома Дата видачі диплома

Ч №588377 01.03.1972

МІСЦЕ РОБОТИ ТА ПОСАДА

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова

Посада Період роботи

завідувач лабораторії 12.05.2016 - Досі працюю

Підпорядкованість ЄДРПОУ Національна академія наук України 05416952

Країна Місто Україна Київ

Адреса установи

проспект Науки 41, Київ, Україна, 03680

Робочий телефон +380991835686

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор

Номер диплому ДД №008044 Дата видачі диплома 10.02.2010

АКАДЕМІЧНЕ АБО ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

- Професор

Curriculum Vitae

NAME
Kostylyov, Vitaliy Petrovych
DATE OF BIRTH
Apr. 7, 1949
CITIZENSHIP
Ukrainian
E-MAIL
vkost@isp.kiev.ua
PHONE NUMBER
+38 (099) 183-56-86



INSTITUTION AND LOCATION	DEGREE (if applicable)	MM/YY	FIELD OF STUDY
Kyiv Polytechnic Institute	M.S. with honors	03/1972	Dielectrics and Semiconductors
V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv	Candidate of Sciences (Ph.D.)	02/1989	Physics of Semiconductors and Dielectrics
V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv	Assoc. Professor	10/1998	Physics of Semiconductors and Dielectrics
V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv	Doctor of Sciences	11/2009	Physics of devices, elements and systems
V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv	Professor	09/2019	Applied Physics and nanomaterials

Research areas

Semiconductor physics

Photovoltaics

Metrological aspects of electrical and photoelectric measurements of parameters of photoelectric converters.

Positions and Employment

1974-1981 Senior Engineer, Department of Surface Physics and Microelectronics, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

1981-1982 Junior researcher, Department of Surface Physics and Microelectronics, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

1982-1986 Head of scientific group, Department of Surface Physics and Microelectronics, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

1986-1990 Researcher, Department of Surface Physics and Microelectronics, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

1990-2009 Senior Researcher, Department Physical and technical fundamental of semiconductor photovoltaics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

2009-2016 Head of the Department, Physical and technical fundamental of semiconductor photovoltaics Department, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

2016 - present time Head of the Laboratory, Physical and technical fundamental of semiconductor photovoltaics Laboratory, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Teaching activities

Professor of Taras Shevchenko National University of Kyiv in 2012-2015:

- special course "Elements of Nanoelectronic Technologies";
- special course "Physical Foundations of Solar Energy".

Professor of National Aviation University in 2014-2015: Special course "Physical Foundations of Solar Energy".

Management of masters and postgraduate students

Master's Degree Management - 2. Management of graduate students - 4.

Participation in international scientific projects - 5

Awards

2012- State Prize of Ukraine in Science and Technology "Key technologies for the production of silicon solar cells and energy systems based on them"

<u>Publications</u>: more than 270 papers and reports in international and local journals and conferences.

Selected publications most relevant to the current application

- 1. A. Sachenko, V. Kostylyov, I. Sokolovskyi, M. Evstigneev Effect of Temperature on Limit Photoconversion Efficiency in Silicon Solar Cells // IEEE Journal of Photovoltaics, 2020, Volume 10, Issue 1, pp. 63 69
- 2. A.V. Sachenko, V.P. Kostylyov, A.V. Bobyl, V.N. Vlasyuk, I.O. Sokolovskyi, G.A. Konoplev, E.I. Terukov, M.Z. Shvarts, M. Evstigneev. The effect of Base Thickness on Photoconversion Efficiency in Textured Silicon-Based Solar Cells //Technical Physics Letters, 2018, Vol. 44, No 10, pp. 873 876
- 3. A. Sachenko, V. Kostylyov, V. Vlasiuk, I. Sokolovskyi, M. Evstigneev. Influence of exitonic effects on luminescence quantum yield in silicon // Journal of Luminescence, Vol. 183, 2017, P. 299-302. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.11.028
- 4. A. V. Sachenko, Yu. V. Kryuchenko, V. P. Kostylyov et al. Temperature dependence of photoconversion efficiency in silicon heterojunction solar cells: Theory vs experiment // Journal of Applied Physics.- 2016.- Volume 119, Issue 22.-P. 225702.
- 5. Kostylyov V.P. Photovoltaics today //Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. -2018.- 21 №4.- P. 434
- 6. Sachenko, A.V., Kostylyov, V.P., Vlasiuk, V.M., Korkishko, R.M., at. al. (2016). Features in the formation of a recombination current in the space charge region of silicon solar cells. Ukr. J. Phys., 61(10), 917-922.
- 7. A.V. Sachenko, V.P. Kostylyov, V.M. Vlasyuk, et al. Peculiarities of Photoconversion Efficiency Modeling in Perovskite Solar Cells // Technical Physics Letters. 2017. Volume 43. Issue 7. pp. 633-635
- 8. A. V. Sachenko Yu. V. Kryuchenko V. P. Kostylyov at al The temperature dependence of the characteristics of crystalline-silicon-based heterojunction solar cells // Technical Physics Letters. 2016, Volume 42. Isssue 3. pp. 313-316.
- 9. A. V. Sachenko, Yu. V. Kryuchenko, V. P. Kostylyov et al. Method for optimizing the parameters of heterojunction photovoltaic cells based on crystalline silicon // Semiconductors.- 2016.- Volume 50. Issue2.- pp. 257-260
- 10. A.V. Sachenko, A.I. Shkrebtii, R.M. Korkishko, V.P. Kostylyov, M.R. Kulish, I.O. Sokolovskyi Efficiency analysis of betavoltaic elements // Solid State Electron.- 2015. V.111. pp. 147-152

Curriculum Vitae

ПІП
Костильов, Віталій Петрович
ДАТА НАРОДЖЕННЯ
7 квітня, 1949
ГРОМАДЯНСТВО
України
Е-MAIL
vkost@isp.kiev.ua
НОМЕН ТЕЛЕФОНУ
+38 (099) 183-56-86



НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД	СТУПІНЬ	MM/PP	СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
Київський політехнічний інститут,	Спеціаліст	03/1972	Діелектрики і
Київ	Диплом з відзнакою	03/1972	напівпровідники
Інститут фізики напівпровідників			Фізика
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ	к. фм. н.	02/1989	напівпровідників та діелектриків
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ	Старший науковий співробітник	10/1998	Фізика напівпровідників та діелектриків
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ	д. фм. н.	11/2009	Фізика приладів, елементів і систем
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ	Професор	09/2019	Прикладна фізика і наноматеріали

Область досліджень

Фізика напівпровідників

Фотовольтаїка

Метрологія електричних і фотоелектричних вимірювань параметрів фотоперетворювачів.

Посади

1974-1981 Старший інженер відділу фізики поверхні і мікроелектроніки Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ.

1981-1982 - молодший науковий співробітник відділу фізики поверхні і мікроелектроніки Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ.

1982-1986 - керівник науково-дослідної групи відділу фізики поверхні і мікроелектроніки Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ.

1986-1990 - науковий співробітник відділу фізики поверхні і мікроелектроніки Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ.

1990-2009 - старший науковий співробітник відділу Фізико-технічних основ напівпровідникової фотоенергетики Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ.

2009-2016 - завідувач відділу Фізико-технічних основ напівпровідникової фотоенергетики Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ.

3 2016 — теперішній час - завідувач лабораторії Фізико-технічних основ напівпровідникової фотоенергетики Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ.

Викладацька діяльність

Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2012-2015:

- спецкурс "Елементи наноелектронних технологій";
- спецкурс "Фізичні основи сонячної енергетики".

Національний авіаційний університет у 2014-2015:

- спецкурс "Фізичні основи сонячної енергетики"

Керування магістрами і аспірантами

Керування магістрами - 1. Керування аспірантами - 4.

Участь у міжнародних проектах - 5

<u>Нагороди</u>

2012 – Державна премія України в галузі науки і техніки "Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі"

<u>Публікації</u>: більше 270 статей і доповідей у міжнародних і українських журналах і на конференціях.

Вибрані публікації, що найбільш відповідають поточному запиту:

- 1. A. Sachenko, V. Kostylyov, I. Sokolovskyi, M. Evstigneev Effect of Temperature on Limit Photoconversion Efficiency in Silicon Solar Cells // IEEE Journal of Photovoltaics, 2020, Volume 10, Issue 1, pp. 63 69
- 2. A.V. Sachenko, V.P. Kostylyov, A.V. Bobyl, V.N. Vlasyuk, I.O. Sokolovskyi, G.A. Konoplev, E.I. Terukov, M.Z. Shvarts, M. Evstigneev. The effect of Base Thickness on Photoconversion Efficiency in Textured Silicon-Based Solar Cells //Technical Physics Letters, 2018, Vol. 44, No 10, pp. 873 876
- 3. A. Sachenko, V. Kostylyov, V. Vlasiuk, I. Sokolovskyi, M. Evstigneev. Influence of exitonic effects on luminescence quantum yield in silicon // Journal of Luminescence, Vol. 183, 2017, P. 299-302. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.11.028
- 4. A. V. Sachenko, Yu. V. Kryuchenko, V. P. Kostylyov et al. Temperature dependence of photoconversion efficiency in silicon heterojunction solar cells: Theory vs experiment // Journal of Applied Physics.- 2016.- Volume 119, Issue 22.-P. 225702.
- 5. Steponas Ašmontas, Jonas Gradauskas, Algirdas Sužiedėlis ... and Vitaliy Kostylyov. Photovoltage formation across Si p-n junction exposed to laser radiation // Materials Science 2018 36(2), pp. 337-340
- 6. Sachenko, A.V., Kostylyov, V.P., Vlasyuk, V.M., Korkishko, R.M., at. al. (2019). Key parameters of commercial silicon solar cells with rear metallization. Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics, 22 (3), 277-284.
- 7. Sachenko, A.V., Kostylyov, V.P., Vlasiuk, V.M., Korkishko, R.M., at. al. (2017). Influence of non-radiative exciton recombination in silicon on photoconversion efficiency. 2. Short Shockley-Read-Hall lifetimes. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronic, 20(1), 34-40.
- 8. Sachenko, A.V., Kostylyov, V.P., Vlasiuk, V.M., Sokolovskyi, I.O., at. al (2017). The influence of the exciton non-radiative recombination in silicon on the photoconversion efficiency. 1. Long Shockley–Read–Hall lifetimes. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 19(4), 334-342.
- 9. Sachenko, A.V., Kostylyov, V.P., Vlasiuk, V.M., Korkishko, R.M., at. al. (2016). Features in the formation of a recombination current in the space charge region of silicon solar cells. Ukr. J. Phys., 61(10), 917-922.

Доктор Власюк Віктор Миколайович

Стать Дата народження

чол 25.07.1991

Країна постійного проживання Громадянство

Україна України

Мобільний телефон E-mail

+380(68)738-25-39 viktorvlasiuk@gmail.com

Інші контакти (skype, viber, інше) viber: +380(68)738-25-39

НАУКОВИЙ ПРОФІЛЬ

Науково-дослідний профіль (Orcid, Google Scholar, Scopus authors, інші) мінімум два: Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=Xlnxz7AAAAAJ Scopus autors: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191850362

Orcid: http://orcid.org/0000-0001-6352-0423

Науковий стаж, кількість років Загальна кількість патентів

6 1

Кількість публікацій у виданнях 1-го — 2-го

Загальна кількість публікацій квартилів

44

Індекс Хірша (SCOPUS) Кількість монографій

1 0

Гранти, отримані на дослідження, зокрема гранти ДФФД

немає

Досвід проведення експертизи (рецензування наукових статей, експертиза дослідницьких проектів)

немає

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фізика твердого тіла

Науковий напрям Галузь науки

Природничі, технічні науки і математика Фізико-математичні науки

Ключові слова

Кількість публікацій за галуззю експертизи або напрямком досліджень semiconductors, photoconversion, solar cells, recombination, lifetimes, photoconversion

efficiency, diffusion length

44

НАЙВАГОМІШІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ (НЕ БІЛЬШЕ 10 ПРАЦЬ).
МОЛОДІ ВЧЕНІ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПУБЛІКАЦІЙ, НАВОДЯТЬ DOI ОДНІЄЇ СТАТТІ НАУКОВОГО
КЕРІВНИКА ПРОЄКТУ, ДО ЯКОГО ВОНИ ПРИЄДНУЮТЬСЯ В РАМКАХ КОНКУРСУ
"ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ" (З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЦЬОГО
В ПРИКЛАДЕНОМУ СV)

10.15407/spqeo22.03.277

Sachenko A. V.

Key parameters of commercial silicon solar cells with rear metallization

Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics, National Academy of Sciences of Ukraine (Co. LTD Ukrinformnauka), 2019

solar cells, photoconversion efficiency, silicon, optimal thickness, surface recombination

10.1134/S1063785018100139

Sachenko A. V., Kostylyov V. P., Bobyl A. V., Vlasyuk V. N., Sokolovskyi I. O., Konoplev G. A., Terukov E. I., Shvarts M. Z., Evstigneev M.

The Effect of Base Thickness on Photoconversion Efficiency in Textured Silicon-Based Solar Cells

Technical Physics Letters, Pleiades Publishing Ltd, 2018 solar cells, silicon, thickness, textured, photoconversion

10.15407/spgeo20.01.034

Sachenko A.V.

Influence of non-radiative exciton recombination in silicon on photoconversion efficiency. 2. Short Shockley–Read–Hall lifetimes

Semiconductor Physics Quantum Electronics and Optoelectronics, National Academy of Sciences of Ukraine (Co. LTD Ukrinformnauka), 2017

solar cells, photoconversion, non-radiative exciton recombination, Shockley-Read-Hall lifetime

10.15407/spqeo19.04.334

Sachenko A.V.

The influence of the exciton non-radiative recombination in silicon on the photoconversion efficiency. 1. The case of a long Shockley–Read–Hall lifetime

Semiconductor Physics Quantum Electronics and Optoelectronics, National Academy of Sciences of Ukraine (Co. LTD Ukrinformnauka), 2016

solar cells, photoconversion, non-radiative exciton recombination, Shockley-Read-Hall lifetime

10.15407/ujpe61.10.0917

Sachenko A.V., Kostylyov V.P., Vlasiuk V.M., Korkishko R.M., Sokolovs'kyi I.O., Chernenko V. V.

Features in the Formation of a Recombination Current in the Space Charge Region of Silicon Solar Cells

Ukrainian Journal of Physics, Co. Ltd. Ukrinformnauka, 2016

recombination current, space charge region, silicon solar cells, deep recombination level

10.15407/spgeo18.04.464

Kostylyov V.P.

Influence of nanostructured ITO films on surface recombination processes in silicon solar cells

Semiconductor Physics Quantum Electronics and Optoelectronics, National Academy of Sciences of Ukraine (Co. LTD Ukrinformnauka), 2015

solar cell, internal quantum efficiency, external quantum efficiency, velocity of surface recombination, spectral dependence, isotype heterojunction

10.15407/spqeo18.03.259

Sachenko A.V.

Peculiarities of the temperature dependences of silicon solar cells illuminated with light simulator

Semiconductor Physics Quantum Electronics and Optoelectronics, National Academy of Sciences of Ukraine (Co. LTD Ukrinformnauka), 2015

silicon solar cell, photoconversion efficiency, sunlight simulator

10.1016/j.jlumin.2016.11.028

Sachenko A.V., Kostylyov V.P., Vlasiuk V.M., Sokolovskyi I.O., Evstigneev M.

Influence of excitonic effects on luminescence quantum yield in silicon

Journal of Luminescence, Elsevier BV, 2016

silicon, excitons, luminescence, quantum yield, recombination

10.1134/S1063785017070240

Sachenko A. V., Kostylyov V. P., Bobyl A. V., Vlasyuk V. M., Sokolovskyi I. O., Terukov E. I., Evstigneev M. A.

Peculiarities of photoconversion efficiency modeling in perovskite solar cells

Technical Physics Letters, Pleiades Publishing Ltd, 2017

photoconversion, efficiency, perovskite, modeking

НАЙВАГОМІШІ МОНОГРАФІЇ АБО ПАТЕНТИ, ОТРИМАНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ (НЕ БІЛЬШЕ 10 ПАТЕНТІВ)

138587, 2019: Мобільна комбінована вітросонячна електростанція для живлення і зарядки апаратури в польових умовах

мобільна, вітросонячна, електростанція

OCBITA

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

Країна Місто Україна Ніжин

Факультет Спеціальність

фізико-математичний прикладна фізика

Номер диплома Дата видачі диплома

EH №47459650 01.07.2014

МІСЦЕ РОБОТИ ТА ПОСАДА

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Посада Період роботи

науковий співробітник 01.11.2017 - Досі працюю

 Підпорядкованість
 ЄДРПОУ

 НАН України
 05416952

Країна Місто Україна Київ

Адреса установи

пр. Науки, 41, Київ, Україна, 03680

Робочий телефон +38(044)525-57-88

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат

Номер диплому Дата видачі диплома

ДК №051321 05.03.2019

АКАДЕМІЧНЕ АБО ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

- Немає вченого звання

Curriculum vitae

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Прізвище, ім'я, по батькові Власюк Віктор Миколайович

 Дата народження
 25.07.1991

 Громадянство
 Україна

E-mail viktorvlasiuk@gmail.com

Мобільний телефон +380687382539

OCBITA

2014-2017 аспірантура в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.

Лашкарьова НАН України

2009-2014 Фізико-математичний факультет Ніжинського державного

університету ім. М. Гоголя, присвоєно кваліфікацію магістра прикладної фізики «Фізика-експерта» за спеціальністю

«Прикладна фізика» (диплом ЕН №47459650, 01.07.2014)

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯ

2019 захист дисертації «Фотоелектричні процеси в фоточутливих

кремнієвих структурах з пасивованою поверхнею» на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика твердого тіла» (диплом ДК №051321,

05.03.2019)

ДОСВІД РОБОТИ

2017 - по сьогодні науковий співробітник у лабораторії Фізико-технічних основ

напівпровідникової фотоенергетики Інституту фізики

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

ЗНАННЯ МОВ українська - С2

російська – C2 англійська – B1.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кількість наукових 44 статей і доповідей у міжнародних і українських журналах і на

публікацій конференціях

Основні напрямки наукової Галузь знань «Природничі науки»

діяльності -фізика напівпровідників;

-фотовольтаїка;

-метрологічні аспекти електричних і фотоелектричних вимірювань

параметрів фотоелектричних перетворювачів.

Публікації за період 2010—2020 рр. у періодичних виданнях, віднесених до першого та другого квартилів

- 1. Sachenko A.V., Kostylyov V.P., Vlasiuk V.M., Sokolovskyi I.O., Evstigneev M.A. "Influence of exitonic effects on luminescence quantum yield in silicon", Journal of Luminescence, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.11.028.
- 2. Sachenko A.V., Kostylyov V.P., Vlasyuk V.M., et al. "Peculiarities of Photoconversion Efficiency Modeling in Perovskite Solar Cells", Technical Physics Letters, 2017, http://dx.doi.org/10.1134/S1063785017020109.
- 3. Sachenko A.V., Kostylyov V.P., Bobyl A.V., Vlasyuk V.N., et. al. "The effect of Base Thickness on Photoconversion Efficiency in Textured Silicon-Based Solar Cells", Technical Physics Letters, 2018, http://dx.doi.org/10.1134/S1063785018100139.

Curriculum vitae

PERSONAL. INFORMATION

First Name, Surname Viktor Vlasiuk 25.07.1991 Date of Birth Citizenship Ukraine

E-mail viktorvlasiuk@gmail.com

Mobile Telephone +380687382539

EDUCATION

2014-2017 Post-graduate course at the V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor

Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Physics and Mathematics faculty of Nizhyn Mykola Gogol State 2009-2014

University, master in applied physics (diploma EH №47459650,

01.07.2014)

ACADEMIC DEGREE.

ACADEMIC RANK

PhD Degree (Physics and Mathematics), solid state physics specialty, 2019

thesis «Photoelectric processes in photosensitive silicon structures with

surface passivated» (diploma DK №051321, 05.03.2019)

WORK EXPERIENCE

Researcher, Laboratory Physical and technical fundamental of semiconductor 2017 - Present

photovoltaics of V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics,

National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv (Ukraine).

LANGUAGES Ukrainian - C2

> Russian - C2English – B1.

SCIENTIFIC ACTIVITY

Number of Scientific Papers 44

Main Line of Investigation Field of knowledge "Nature Sciences"

- Semiconductor physics

-Photovoltaics

-Metrological aspects of electrical and photoelectric measurements of

parameters of photoelectric converters.

(2010-2020)

Papers in Q1 and Q2 Journals 1. Sachenko A.V., Kostylyov V.P., Vlasiuk V.M., Sokolovskyi I.O., Evstigneev M.A. " Influence of exitonic effects on luminescence quantum yield in silicon", Journal of Luminescence, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.11.028.

> 2. Sachenko A.V., Kostylyov V.P., Vlasyuk V.M., et al. "Peculiarities of Photoconversion Efficiency Modeling in Perovskite Solar Cells", **Technical Physics** Letters, 2017,

http://dx.doi.org/10.1134/S1063785017020109.

3. Sachenko A.V., Kostylyov V.P., Bobyl A.V., Vlasyuk V.N., et. al. "The effect of Base Thickness on Photoconversion Efficiency in Textured Silicon-Based Solar Cells", Technical Physics Letters, 2018, http://dx.doi.org/10.1134/S1063785018100139.

Пан Лозицький Олег Всеволодович

Стать Дата народження

чол 02.12.1993

Країна постійного проживання Громадянство

Україна Україна

Мобільний телефон E-mail

+380958997951 olozitsky@gmail.com

Інші контакти (skype, viber, інше)

skype: redem-

НАУКОВИЙ ПРОФІЛЬ

Науково-дослідний профіль (Orcid, Google Scholar, Scopus authors, інші) мінімум два:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6872-6655

ResearcherID: W-1267-2017 Scopus Author ID: 57140798400

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?

view_op=list_works&hl=ru&user=jlsGvlQAAAAJ

Науковий стаж, кількість років Загальна кількість патентів

4

Кількість публікацій у виданнях 1-го — 2-го

Загальна кількість публікацій квартил

13 6

Індекс Хірша (SCOPUS) Кількість монографій

3 0

Гранти, отримані на дослідження, зокрема гранти ДФФД

Досвід проведення експертизи (рецензування наукових статей, експертиза дослідницьких проектів)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фізика напівпровідників і діелектриків

Науковий напрям

Природничі, технічні науки і математика

Галузь науки

Фізико-математичні науки

Ключові слова

Кількість публікацій за галуззю експертизи або напрямком досліджень

11

Computational physics, mathematical optimization, polymer composites, microwave shielding, permittivity

НАЙВАГОМІШІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ (НЕ БІЛЬШЕ 10 ПРАЦЬ).
МОЛОДІ ВЧЕНІ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПУБЛІКАЦІЙ, НАВОДЯТЬ DOI ОДНІЄЇ СТАТТІ НАУКОВОГО
КЕРІВНИКА ПРОЄКТУ, ДО ЯКОГО ВОНИ ПРИЄДНУЮТЬСЯ В РАМКАХ КОНКУРСУ
"ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ" (З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЦЬОГО В ПРИКЛАДЕНОМУ СV)

10.1007/s10853-020-04661-z

Yakovenko Olena, Lazarenko Oleksandra, Matzui Ludmila, Vovchenko Ludmila, Borovoy Mykola, Tesel'ko Petro, Lozitsky Oleg, Astapovich Ksenia, Trukhanov Alexey, Trukhanov Sergey

Effect of Ga content on magnetic properties of BaFe12-xGaxO19/epoxy composites Journal of Materials Science, Springer Science and Business Media LLC, 2020 Polymer composites, BaFe12, Ga, Magnetization

10.1007/s13204-020-01402-1

Lozitsky O. V., Vovchenko L. L., Matzui L. Y., Oliynyk V. V., Zagorodnii V. V.

Microwave properties of epoxy composites with mixed filler carbon nanotubes/BaTiO3

Applied Nanoscience, Springer Science and Business Media LLC, 2020

Polymer composites, Barium titanate, Carbon nanotubes, Shielding, Permittivity

10.1007/s13204-020-01326-w

Vovchenko L. L., Lozitsky O. V., Oliynyk V. V., Zagorodnii V. V., Len T. A., Matzui L. Y., Milovanov Yu. S.

Dielectric and microwave shielding properties of three-phase composites graphite nanoplatelets/carbonyl iron/epoxy resin

Applied Nanoscience, Springer Science and Business Media LLC, 2020

Graphite nanoplatelets, Carbonyl iron, Nanocomposites, Permittivity, Microwave shielding

10.1016/j.matchemphys.2019.122234

Vovchenko Ludmila, Lozitsky Oleg, Matzui Ludmila, Oliynyk Viktor, Zagorodnii Volodymyr, Skoryk Mykola

Electromagnetic shielding properties of epoxy composites with hybrid filler nanocarbon /BaTiO3

Materials Chemistry and Physics, Elsevier BV, 2019

graphite nanoplatelets, nanocomposite, electrical conductivity, Permittivity, electromagnetic shielding

10.1007/s13204-019-01083-5

Yakovenko O. S., Matzui L. Yu, Vovchenko L. L., Lazarenko O. A., Perets Yu S., Lozitsky O. V.

Complex permittivity of polymer-based composites with carbon nanotubes in microwave band

Applied Nanoscience, Springer Science and Business Media LLC, 2019

Carbon nanotubes, Composite, Complex permittivity, Microwave, Maxwell-Garnett approximation, Interface power law

10.1186/s11671-017-2034-8

Vovchenko Ludmila, Lozitsky Oleg, Sagalianov Igor, Matzui Ludmila, Launets Vilen

Microwave Properties of One-dimensional Photonic Structures Based on Composite Layers Filled with Nanocarbon

Nanoscale Research Letters, Springer Science and Business Media LLC, 2017

Photonic crystal, Composite layer, Graphite nanoplatelets, Carbon nanotubes, Dielectric permittivity, Electromagnetic radiation, Transmission index

OCBITA

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Країна Місто Україна Київ

Факультет Спеціальність

фізичний фізика наносистем

Номер диплома Дата видачі диплома

061428 30.06.2017

МІСЦЕ РОБОТИ ТА ПОСАДА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Посада Період роботи

аспірант 01.10.2017 - Досі працюю

 Підпорядкованість
 ЄДРПОУ

 МОН України
 02070944

 Країна
 Місто

 Україна
 Київ

Адреса установи

Володимирська, 60, Київ, Україна, 01033

Робочий телефон +38 (044) 239 33 33

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Немає наукового ступеню

Номер диплому

Дата видачі диплома

30.06.2017

АКАДЕМІЧНЕ АБО ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

- Немає вченого звання

Curriculum vitae

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Прізвище, ім'я, по батькові Лозицький Олег Всеволодович

 Дата народження
 16.02.1993

 Громадянство
 Україна

E-mail olozitsky@gmail.com

Мобільний телефон +380958997951

OCBITA

2017 – по сьогодні аспірантура при кафедрі загальної фізики Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

ДОСВІД РОБОТИ

2017 - по сьогодні аспірант кафедри загальної фізики Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

2018 - по сьогодні 1 проект в Upwork, некомерційна програмна розробка

ЗНАННЯ МОВ українська - С2

російська — C2 англійська — C1 Іспанська — A1

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кількість наукових 13

публікацій

Основні напрямки наукової Дослідження електричних властивостей полімерних композитів з

діяльності електропровідними і діелектричними наповнювачами.

Моделювання властивостей композитів з використанням

машинного навчання (reinforcement learning)

Публікації за період 2010—2020 рр. у періодичних виданнях, віднесених до першого та другого квартилів

- 1. Yakovenko, Olena & Lazarenko, Oleksandra & Matzui, Ludmila & Vovchenko, Ludmila & Borovoy, Mykola & Tesel'ko, Petro & Lozitsky, Oleg & Astapovich, Ksenia & Trukhanov, A. & Trukhanov, Sergei. (2020). Effect of Ga content on magnetic properties of BaFe12–xGaxO19/epoxy composites. Journal of Materials Science. 55. 10.1007/s10853-020-04661-z.
- 2. Lozitsky, Oleg & Vovchenko, Ludmila & Matzui, L. & Viktor, Oliynyk & Zagorodnii, Volodymyr. (2020). Microwave properties of epoxy composites with mixed filler carbon nanotubes/BaTiO3. Applied Nanoscience. 10.1007/s13204-020-01402-1.
- 3. Vovchenko, Ludmila & Lozitsky, Oleg & Viktor, Oliynyk & Zagorodnii, Volodymyr & Len, T. & Matzui, L. & Milovanov, Yu. (2020). Dielectric and microwave shielding properties of three-phase composites graphite nanoplatelets/carbonyl iron/epoxy resin. Applied Nanoscience. 10.1007/s13204-020-01326-w.
- 4. Vovchenko, Ludmila & Lozitsky, Oleg & Matzui, Ludmila & Viktor, Oliynyk & Zagorodnii, Volodymyr & Skoryk, Mykola. (2019). Electromagnetic shielding properties of epoxy composites with hybrid filler nanocarbon/BaTiO3. Materials Chemistry and Physics. 240. 122234. 10.1016/j.matchemphys.2019.122234.
- 5. Yakovenko, Olena & Matzui, Ludmila & Vovchenko, Ludmila & Lazarenko, Oleksandra & Perets, Yu & Lozitsky, Oleg. (2019). Complex permittivity of polymer-based composites with carbon nanotubes Applied microwave band. Nanoscience. 10.1007/s13204-019-01083-5.
- 6. Vovchenko, Ludmila & Lozitsky, Oleg & Sagalianov, Igor & Matzui, Ludmila & Launets, Vilen. (2017). Microwave Properties of One-dimensional Photonic Structures Based on Composite Layers Filled with Nanocarbon. Nanoscale Research Letters. 12. 10.1186/s11671-017-2034-8.

Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

First Name, Surname Oleg Lozitsky
Date of Birth 16.02.1993
Citizenship Ukraine

E-mail olozitsky@gmail.com

Mobile Telephone +380958997951

EDUCATION

2017 – present PhD student at the general physics department

WORK EXPERIENCE

2017 – Present PhD student

2018 – present An upwork project, non-commercial programming

LANGUAGES Ukrainian - C2

Russian - C2 English - B2. Spanish - A1

SCIENTIFIC ACTIVITY

Number of Scientific Papers 13

Main Line of Investigation Investigation of electrical properties of polymer composites with conductive

and dielectric fillers.

Modeling of properties of the composites using reinforcement learning

Papers in Q1 and Q2 Journals (2010–2020)

- 1. Yakovenko, Olena & Lazarenko, Oleksandra & Matzui, Ludmila & Vovchenko, Ludmila & Borovoy, Mykola & Tesel'ko, Petro & Lozitsky, Oleg & Astapovich, Ksenia & Trukhanov, A. & Trukhanov, Sergei. (2020). Effect of Ga content on magnetic properties of BaFe12–xGaxO19/epoxy composites. Journal of Materials Science. 55. 10.1007/s10853-020-04661-z.
- 2. Lozitsky, Oleg & Vovchenko, Ludmila & Matzui, L. & Viktor, Oliynyk & Zagorodnii, Volodymyr. (2020). Microwave properties of epoxy composites with mixed filler carbon nanotubes/BaTiO3. Applied Nanoscience. 10.1007/s13204-020-01402-1.
- 3. Vovchenko, Ludmila & Lozitsky, Oleg & Viktor, Oliynyk & Zagorodnii, Volodymyr & Len, T. & Matzui, L. & Milovanov, Yu. (2020). Dielectric and microwave shielding properties of three-phase composites graphite nanoplatelets/carbonyl iron/epoxy resin. Applied Nanoscience. 10.1007/s13204-020-01326-w.
- 4. Vovchenko, Ludmila & Lozitsky, Oleg & Matzui, Ludmila & Viktor, Oliynyk & Zagorodnii, Volodymyr & Skoryk, Mykola. (2019). Electromagnetic shielding properties of epoxy composites with hybrid filler nanocarbon/BaTiO3. Materials Chemistry and Physics. 240. 122234. 10.1016/j.matchemphys.2019.122234.
- 5. Yakovenko, Olena & Matzui, Ludmila & Vovchenko, Ludmila & Lazarenko, Oleksandra & Perets, Yu & Lozitsky, Oleg. (2019). Complex permittivity of polymer-based composites with carbon nanotubes Nanoscience. microwave band. Applied 10.1007/s13204-019-01083-5.
- Vovchenko, Ludmila & Lozitsky, Oleg & Sagalianov, Igor & Matzui, Ludmila & Launets, Vilen. (2017). Microwave Properties of One-dimensional Photonic Structures Based on Composite Layers Filled with Nanocarbon. Nanoscale Research Letters. 12. 10.1186/s11671-017-2034-8.







МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601 тел. 239-33-33

10.06.2020	_ Nº .	013/246
Ha No		

Національний фонд досліджень України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка в особі проректора з наукової роботи професора Жилінської Оксани Іванівни надає згоду на реалізацію на базі фізичного факультету проєкту «Розробка фізичних засад акусто-керованої модифікації та машинно-орієнтованої характеризації кремнієвих сонячних елементів», науковим керівником якого є доцент кафедри загальної фізики Оліх Олег Ярославович, в період з «01» вересня 2020 року по «31» грудня 2021 року у разі визначення переможцем за результатами конкурсу проєктів із виконання наукових досліджень і розробок "Підтримка досліджень провідних та молодих учених".

3 повагою

Проректор з наукової робо

О.І. Жилінська

Виконавець: Оліх О.Я. моб.тел.:067-316-90-20

